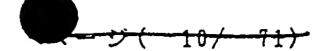
	E5532-01.EX.
	. Title of the Invention.
7	· DNA 4ップの検達方法 Rwでの装置.
	. A method of inspecting a DNA Chip.
	and an apparatus thereof".
2000 3.	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	. Background of the Invention .
	186日7月 (1864年)
	本発明は、平面上の試料から発する発光(蛍光)パターンを読み取り解析する
	装置に関し、特に蛍光体で標識されたDNA又はRNA, オリゴヌクレオチドな ――
	どの生体試料を基板上の複数の位置に捕捉し、その蛍光標識物の発光パターンを、 方法及び、
	- [従来の技術]-
	DNA、蛋白質等の分析技術は、遺伝子解析や遺伝子診断を含む医学、生物学 —
	の分野で重要である。特に最近では、DNAプローブアレイ(又はオリゴチップ

	、DNAチップ、バイオチップなど種々の名称で呼ばれるが、以下では、まとめ
	てDNAプローブアレイとする)を使い、1つの検体から多種のDNA配列情報 —
	、遺伝子情報を同時に検査分析する方法及び装置が注目されている。 DNAプロ
	─ ーブアレイは、ガラス等の基板を使用し、これを複数(数百~数千万個)の領域 ──
	ー に分けて、各々に目的の(通常、種類の異なる) DNAプローブを固定化し、各
<u> </u>	· 々を微小な反応領域にしたものである。これと検体とを反応させることで、検体
	<u>.</u> れ、さらに蛍光プローブなどを結合させることで、結合状態(位置すなわちハイ
	· ブリダイズした配列)とその量を蛍光強度等で測定する事が可能になり、遺伝子
-	<u></u> 診断、シーケンス等に利用することができる。
	[0003]
	 このDNAプローブアレイの各反応領域に捕捉された目的DNAの蛍光標識か
	ら発せられる蛍光強度の読み取りには、通常スキャナーと呼ばれる顕微鏡(共焦 -
	点蛍光顕微鏡)様の装置が使用される(例えば、特開平11-315095号公
	報参照)。この装置は、アレイ上にレーザ光などの励起光を1個の微小スポット
	にして照射し、生じる蛍光を干渉フィルタなどの分光素子を使って励起光と分離
	し、蛍光強度を光電子増倍管などの光検出器にて検出する。その際、ガルバノミ
	ラーなどを使って励起光を振って、アレイ上に形成される微小スポットを2次元 ——
	的に走査したり、又は、微小スポットの位置を固定し、アレイを2次元的に走査 ——
	したりすることで、アレイ全体の蛍光強度分布、つまりは各DNAプローブに対 ——
	する結合の度合を知ることができる。
······································	•
	<u>. </u>
	•
	4



させることにより、チップ上の所望の場所を順次検出する方法により行っていた

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

DNAの検査を、従来の血液検査のような生体検査に適用しようとすると、多数の生検体に対し、高速に行うことが不可欠になる。しかるに、従来の技術では、DNAチップの必要な検査分解能に対し、この分解能相当の励起光スポットを1点照射し、得られる蛍光を順次検出していると、検査時間が大幅にかかる。これは、この1点の検出当たりに必要な時間が無制限に短くできないことに関係している。即ち、励起光を照射したのち、蛍光が発生し終わるまでの時間 Δ t L がおよそ10n 秒程度かかるためである。蛍光が終わるのを待たず次に検出点に移ってしまうと検出できなくなる。

[0004]

また、上記の必要な検出分解能相当のスポット光サイズ中に、数個の蛍光分子があるような状態まで高感度に検出することが必要である。しかし、発生した蛍光が総て検出されるわけではない。即ち、検出光学系の光利用効率や光検出に用いられる光電子倍増管量子効率が、100%ではない。更に、励起光が蛍光物体で吸収される効率や、吸収された励起光が蛍光に変わる確率が小さい。このため、Δt L の少なくとも数十倍から数百倍の時間をかけて検出する必要があり、更にこの時間を長くするほど、フォトンカウントに近い微弱光に対する検出精度が高くなる。

100051

また、このような高速性を実用レベルで達成するには、DNAチップに混入する各種タンパク質からなる異物の影響を除去或いは低減したり、蛍光体を付加したターゲットをハイブリダイゼーションした検査面に、検出系の焦点を常時合わせる必要がある。また、複数の蛍光に対して、高速に検査することが必要になる場合もある。

•		•
	•	•
	[0003]	·
-	<u>【発明が解決しようとする課題】</u>	•
	レーザ光源から出射したビームからマルチスポット光を形成する際、出射した	<u> </u>
	光を無駄なくマルチスポット光にしようとすると、例えば1列状に0.4mmの	•
	The state of the s	•
		•
	ー ピッチで配列した0.04mm径の50個のマルチスポット光を形成しようとす	•
	ー ると、出射したレーザビームを縦横比が1対50の長円状の形状になるよう成形	•
-	ー する。この長円状のビームを 0. 4 mmピッチで並ぶマイクロレンズアレイに照	•
-		•
	± の強度分布はガウス分布であるので、このような方法で形成されたマルチスポッ →	
	- ト光は50個配列したマルチスポット光の配列の中心付近は明るく、周辺は暗く -	
	- なってしまう。この中心と周辺のスポットの強度をできるだけ等しくしようとす -	
	ると、マイクロレンズ50個の幅に比べ入射する長円状のビームの広がりを十分 -	
	大きくしなければならない。その結果レーザ光源より出射したレーザビームエネ	
-	ルギーの半分以上が無駄になってしまう。	•
	•	•
	•	•
	. { 0 0 0 4 } -	•
	【発明が解決しようとする課題】	
	 DNAプローブアレイでは固定化するプローブの種類が増大し、高密度化が進	
	 んでいる。そのため、DNAプローブアレイの蛍光標識物の分布計測装置には、	•
	 高分解能に加え、高速化・高感度化が望まれる。しかし、上記の装置では、この	•
·		

点について十分に考慮されていない。つまり、高分解能化するには励起光のスポ

ット径をより微小にする必要があるが、その場合(スポット当たりの露光時間が

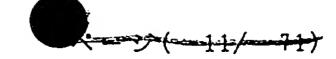
同じ場合)走査時間が増大する。さらに、スポット径が小さくなるためその内部

	に存在する蛍光分子数が少なくなり、検出感度も低下する。また、高速化するに
	は走査速度を増大させたり、励起光のスポット径を大きくする必要があるが、走
	<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>
	 った。
	
	を同時に検出する装置も提案されている(例えば、特開平11-118446号
	公報参照)。この構成では、励起光源の光束を拡げ、そこに 2 次元マイクロレン
T T	 る。しかし、この場合、特に励起光にレーザ光を使用したとき、レーザ光のガウ
	ス分布特性により、中心部のスポットの光強度は強く、周辺に行くに従ってスポ
	 ットの光強度は小さくなり、複数の照射スポットすべての光強度を均一にするこ
	 とが困難である。 2 次元マイクロレンズアレイの幅に比べて十分に大きい径の光
	<u></u> 東に励起光を拡げれば、その問題は低減されるが、その場合光の利用効率が悪く
-	 光強度が小さくなり、検出感度を悪化させてしまうなどの課題がある。
	本発明の目的は、上記の問題を解決し、高分解能 <u>高速化を同時に達成するこ</u>
	とのできるDNAプローデアレイ等における蛍光標識物の分布計測装置を提供す
<u>.</u>	. しることである。
	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	$\overline{}$
	·

1 1 1000 T 101 / TSO S

浅村内外特許事務部

•		•
-	<u></u>	•
•	<u>・ </u>	•
	上記の何ねの方法も徴弱な蛍光を2次元的に検出しようとすると非常に長い時	
-		•
	間を要する。 1ビームレーザ光を対象物に絞り込む方法は1絵素ずつ時系列的に	_
	検出するため、蛍光が非常に微弱な場合1絵素分の検出に時間を要し、2次元画	
	──── 像全体を検出するにはかなりの時間を要する。微弱な蛍光を発する対象を高速に	•
	······ 検出するため、1ピームレーザの励起光を強くしても、例えば6000×600	•
	···· 0 絵素を1分で検出しようとすると1絵素当たりの検出時間は1~2 μ sec (マ	•
	イクロ秒)となる。このような短い時間で検出しようとすると、蛍光検出強度を	
	広いダイナミックレンジ(例えば2 ¹⁶)で検出することが困難になる。また通常	•
	の蛍光は励起光を受光してから10 ⁻⁹ ~10 ⁻⁵ sec遅延して蛍光を発するので、	<u> </u>
يتيري	• •	
	1 絵素当たりの蛍光検出時間が 1 から 2 µ secでは十分な蛍光検出ができない。 	•
The first way	他方ニッポウディスクを用いる方法は一様光中の微小開口の比率分しか光が有効	
=	に用いられないため、微弱蛍光を検出するのにかなりの時間を要する。	
		_
	•	
<u> </u>	•	
	•	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•
	•	•
		•
		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•	
		•
	•	•
	·	
		•
	·	
		4



(中央 John Symmary of the Invention

上記の課題を解決するために、本発明では以下に示す様な手段を施している。

100071

[0008]

上記DNAチップへの複数MのDNAチップへの照射スポットと共役な関係にある 結像面で照射スポット像とほぼ同程度の有効径を有するM個の受光開口を有し、当該受光開口外は遮光し、当該受光開口を透過した各々の光を検出することにより、照射スポット或いは照射スポット面以外からの雑音光を除去し信号対雑音比の高い検査を行っている。また上記照射スポット像とほぼ同程度の有効径を有するM個の受光開口は光ファイバ受光端であり、該ファイバの出射端より出射する光を検出することにより更に信号対雑音比の大きな検出を行っている。

-[0008]

上記DNAチップへの複数Mの照射スポットはスポット径 d、整数 k に対しほぼ k d の間隔を持って直線上に配列し、このスポットアレイを上記 Δ t 時間照射後、ほぼ d だけアレイ方向に移動し、Δ t 時間照射する。この動作を順次 k 回繰り返すことにより、アレイ方向に k M 個のスポット位置に亘り検査を行い、かつDNAチップと検査装置を少なくともアレイと直角方向に、相対的に移動するこ

(. . . .

ファイル名 = D99007021A1.el

とによりDNAチップの所望の2次元領域を検査する。また上記スポットアレイの移動は音響光偏向器を用いて行うことを特徴とする。

また整数kは2以上であることが望ましく、さらにkは5以上であると信号耐対音比の上で更に有利である。

[0010]

上記スポットアレイはマイクロレンズアレイで形成する。また上記スポットアレイはホログラムで形成することもできる。上記スポットアレイのアレイ方向の移動と同期させ、励起光により生じた蛍光が上記受光開口上のほぼ同一箇所に来るように蛍光検出光路内に蛍光検出偏向手段を設ける。この際上記蛍光検出偏向手段は圧電素子を用いた偏向手段を用いる。また上記蛍光検出偏向手段は励起光を透過させ、蛍光を反射させる波長選択ビームスプリッタで構成さすることにより効率よく検出できる。また励起光との分離を良くするため励起光路から分離された蛍光検出光路内に蛍光のみを透過し、励起光を遮光するフィルタを用いる。

[0011]

上記M個のマルチ励起スポット光が上記対物レンズの瞳上でほぼ同一位置Aを通過するようにし、DNAチップで正反射した当該励起光が対物レンズの瞳上の位置B'に達するように構成する。このようにして、対物レンズの瞳上にあるB'の位置、もしくは蛍光検出光路内にあり上記対物レンズの瞳と共役な面上のB'の像位置、に反射励起光を遮光する手段を施すことにより雑音成分となる励起光を蛍光検出信号から除去する。

[0012]

また上記M個のマルチ励起スポット光が上記対物レンズの瞳上でほぼ同一位置Aを通過し、DNAチップで正反射した当該励起光が対物レンズの瞳上の上記Aとは異なる位置Bを通過するように構成する。このようにして対物レンズの瞳もしくは、蛍光検出光路内で対物レンズの瞳と共役な位置にBを中心に所望の径の反射励起光を遮光する部材を配置する。このようにして雑音成分となる励起光を蛍光検出信号から除去する。

00131

更に上記遮光する反射励起光を正反射励起光にし、DNAチップ内の異物から



散乱した励起光が上記遮光手段又は遮光部材外から透過するようにして取り出し、取り出された散乱光を上記蛍光検出光路から分岐し、DNAチップの照射スポットと共役な位置で撮像して、検出する。検出した散乱光の像の撮像情報を用いて、上記蛍光検出手段で検出した蛍光情報を補正する。このようにすることによりDNAチップ内に存在する異物からの散乱光の影響を排除して正確な検出が可能になる。

-[0014]

上記M個のマルチ励起スポット光をレーザ光源で形成する。このようにすることにより微小なスポットに強度の大きい励起照射が実現する。またM個のマルチ励起スポット光を複数の半導体レーザ光源により形成することにより、小さな実装体積でより大きな励起照射が実現する。この際上記複数の半導体レーザ光源より出射した光を光ファイバに導入し、M個の所望のピッチで整列した当該光ファイバの出射端から出射する構成にする。このようにすることにより所望のピッチ配列であるM個のマルチ励起スポット光を得ることが可能になる。

[-0-0-1-5-]-

10018

また上記励起光は複数の異なる波長からなり、複数の蛍光体を付加した異なる ターゲットを分離して検出する。更に上記複数の波長からなる励起光を同時に照 射し、複数の蛍光体を付加した異なるターゲットを分離して同時に検出する。こ のようにすることにより多様な検出対象を高速に行うことが可能になる。

[0017]

上記被検査DNAチップの所望の蛍光体を付加したターゲットをハイブリダイ

	ゼーションした検査面上に、上記励起スポット光の近傍に第2の光を斜め入射さ 	
	せ、該検査面で反射した光の位置を検出することにより焦点検出する。この検出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	情報に基づき検査面と上記対物レンズの相対距離を制御することにより焦点合わ	
	せを行うことが可能になる。また、上記第2の斜め入射させる光が対物レンズを	
	通過するように構成することにより、簡単な構成で焦点検出、制御が可能になる	
	•	
	<u> </u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上記第2の斜め入射させる光を検出面にたいしS偏光にする。このようにする	
	 ことにより、蛍光検出面での反射率を髙め、正しい焦点検出が可能になる。更に	
	 上記第2の斜め入射させる光は上記蛍光体を励起しない波長を用いる。このよう	
Part Hard	. にすることにより、蛍光検出信号に雑音を重畳させずに正確な検出が可能になる	
T.	•	
	•	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
=		·
	本発明の目的は、ニのような従来のマルチスポット光形成方法における光の利	
	用効率が悪く、マルチスポット光間の強度のばらつきが大きいという課題を解決	
	し、ほぼ均一な強度のマルチスポット光を得る方法及びその装置を提供すること	
	<u>.</u> にある。	
	更に本発明の目的は、ほぼ均一な強度のマルチスポット光を用いて、共焦点検 ——	
	出、蛍光検出及びDNA検査を行う方法及びその装置を提供することにある。 ——	
	•	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
···	•	
	•	
	•	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<u> </u>	

11 1003 = 100 . = -

• •		
•	[0.0.0.6.]	
•	- 【 課題を解決するための手段】	
<u> </u>	- んまん - とまの課題を解決し、近接したマルチスポット光を得るために、本発明は以下	
<u> </u>	- の様な構成にした。	
•	- [0007]	
	即ち、ほぼ同一方向に向かい、隣同士が比較的近接している複数 N のレーザビ ——	
•	ームを、偏光素子に入射させることにより、この各ピームの 2 つの互いに直交す 	
	る偏光成分のビームに分離することにより複数2Nのレーザビームとする。その	
	後、ほぼ同一方向に向かい、隣同士が近接している複数2Nのレーザビームにす 	
	る。 	
		
	•	
= : · · ·		<u>. </u>
	•	
	•	
•		
	•	
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
•	•	
•		
•		
•		

)

ファイル名 = D00000201A1.el

[0008]

このような2倍の近接するビームを得る具体的方法として、複数Nの近接するレーザビームを、偏光ビームスプリット面と、この偏光ビームスプリット面に平行で、該偏光ビームスプリット面からL1及びL2の距離にある全反射面とを有するマルチスポット光2倍化プリズムで構成された上記偏光素子に入射する。このようにすれば、前記複数の近接するレーザビーム数を2倍の2Nにすることができる。

10009]

また複数Nの近接するレーザビームを、異方性光学媒体からなる上記偏光素子に入射し、該異方性光学媒体内を各ビームの2つの互いに直交する偏光成分のビームに分離することにより複数2Nのレーザビームとする。このようにすればほぼ同一方向に向かい、隣同士が近接している複数2Nのレーザビームにすることが可能になる。

[0010]

更に上記のようなビームを2倍化する偏光素子を複数M用いることにより2^M Nのレーザビームを得ることが可能になる。

-I-0-0-1-1-

上記1個以上の偏光素子の少なくとも1個に入射する複数Nの近接するレーザビームはそれぞれ収束レーザビームである様にすると、この収束ビームの収束位置で微小マルチスポット光が得られる。この際この収束ビームは複数配列されたレンズにより形成することでマルチスポット光が形成される。

[-0-0-1-2-]

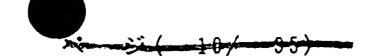
また上記収束レーザビームの収束位置に1≦M′≦Mを満たす整数M′に対して2^{M′} N個以上のマルチスポット光収束径程度の開口を並べたマスクを配置し、この開口にマルチスポット光が集光するようにすれば雑音迷光のない純粋な微小マルチスポット光を得ることが可能になる。

10013]

上記の複数Nのレーザビームはレーザ光源出射ビームもしくは平行ビーム化された半導体レーザのビーム径dに対し、4d以下の隣接間隔ピッチを有する場合

F

出願書類



ファイル名 = D00000201A1.el

でも2倍化することが可能であり、また2倍化して隣接ビーム間隔を更に1/2^{M*}にすることが可能である。即ち平行光束のレーザビームの径 d より小さなピッチのマルチスポット光をレンズ系を用いずに形成することができる。

[0014]

上記した複数 N の レーザビームの形成方法として、斜辺が出射面に対しほぼ 4 5 度になる断面を有する三角形とこの斜面に接触しこの斜面と平行な全反射面を有する平行四辺形の断面を有する第 2 のビーム 2 倍化プリズムを 1 個以上設ける。このようにすれば例えば N / 2 個の レーザビームをこの第 2 のビーム 2 倍化プリズムにより複数 N の レーザビームを形成できる。

100151

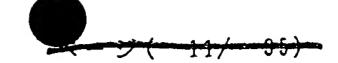
更に、上記第2のビーム2倍化プリズムを異なる寸法からなる2種以上のものを用い、これをビームの進行方向から順次大きいものから小さいものにn段のカスケード状に並べビーム数を2ⁿ 倍化する。即ち最終段のビーム2倍化プリズムの寸法をDとし他とき、この数をN/2、その前の段のビーム2倍化プリズムの寸法を2Dとしその数をN/4、初段の寸法を2 n - 1 Dとし、その数をN/2ⁿとする。このようにすると、N/2 n + 1 個のわずかなビームからN個のレーザビームが得られる。

100161

以上説明した方法により、1個又は複数のレーザ光源より出射したレーザビームからマルチスポット光が得られる。しかもビームの2倍化の方法は何れも1ビームを偏光素子やビーム分割プリズムで行っているため、2分化後のビームのエネルギー総和は元のビームエネルギーの92%以上にすることが可能であり、収束ビームを作るレンズやこれら偏光素子の表面での反射ロス等を考慮しても各出射レーザエネルギーを総和した全エネルギーの70%以上がマルチスポット光の合計エネルギーにすることが可能になる。

[0017]

更に上記の光学部品の表面での反射損失を反射防止コート等で行うことにより 1個以上のレーザ光源より出射したレーザビームの各出射レーザエネルギーを総 和した全エネルギーの90%以上がマルチスポット光の合計エネルギーになる様



にできる。

10010

ガウス分布のいろいろな場所の部分からマスチスポットを形成する従来の方法に比べ、ビームの分割を容易に均等にでき、マルチスポット光の各スポットエネルギーのばらつきが ±20%以内にすることができる。

(0019)

しかも上記の偏光素子に入射する光の偏光状態を適正化したり、多層膜タイプの偏光ビームスプリッタの膜厚を適正化することにより 2 倍化されたビームの強度をほぼ等しくすることが可能になり、マルチスポット光の各スポットのエネルギーばらつきが ±10%以内にすることができる。

100201

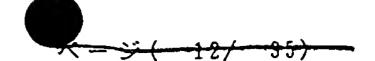
以上説明したレーザピームの2^{M′} 倍化により、近接したマルチ微小スポットを形成することが可能になるので、このようにして得られたマルチスポット光を共焦点検出、蛍光検出,あるいはDNA検出等に用いる。これにより、従来不可能であった光の利用効率の高い、またマルチスポット光間のばらつきが小さい検出ができるようになり、その結果高速で高精度の共焦点検出、蛍光検出,あるいはDNA検出等が可能になる。

100211

上記した本発明のマルチスポット光形成手段を用いて作られたマルチスポット 光を被観測物体に投射し、被検査物体で反射もしくは透過した光を上記投射スポットが 結像する位置に配置したマルチ開口で透過させる。この各開口の透過光をそれぞれ個別に検出する。このようにして共焦点検出することにより光の利用 効率が高く、マルチスポット光間のばらつきが少ない共焦点検出が可能になり、高速高精度の共焦点検出が実現する。

-[0022]

上記した本発明のマルチスポット光形成手段を用いて作られたマルチスポット 光を励起光とし、蛍光体を含む被観測物体に投射する。この励起光により被検査 物体で発生した蛍光を励起光から分離し、上記励起光投射スポットで発生する蛍 光が結像する位置に検出器を配置することにより各マルチスポット光位置の蛍光



を検出する。このようにすることにより、複数の位置に強度の高い励起光を同時 に照射することができ、また各スポットのばらつきが小さいので、高速、高精度 の蛍光検出が可能になる。

100831

上記の蛍光検出において、上記励起光投射スポットで発生する蛍光が結像する位置に配置したマルテ開口で透過させ、各開口の蛍光透過光を個別に検出する検出器を配置する。このようにすることにより励起光で発生する被観測物体以外の蛍光を排除し、信号対雑音比の高い蛍光検出が可能になる。

[0024]

上記した本発明のマルチスポット光形成手段を用いて作られたマルチスポット 光を励起光とし、蛍光体を付加したDNAを含む被観測物体に投射する。被観測物体はガラス等の基板の予め決まられた位置に既知のプローブDNAを付着させておき、被検査対象である生体試料から精製増幅したDNAの一端に蛍光物質を付加したターゲットDNAを上記ガラス基板上に流し、プローブDNAの塩基配列に対応するターゲットDNAをハイブリダイズされたものである。この被測定物体にマルチスポット光励起光を照射し、DNAに付加した蛍光体を励起し、蛍光を発生させる。この蛍光を励起光から分離し、上記投射スポットで発生する蛍光が結像する位置に検出器を配置することにより各マルチスポット光位置の蛍光を検出し、検出した位置と検出信号強度からDNAを検査する。

$\{0.0.2.5\}$

上記のDNA検査において、上記励起光投射スポットで発生する蛍光が結像する位置に配置したマルチ開口で透過させ、各開口の蛍光透過光を個別に検出することにより各マルチスポット光位置の蛍光強度を検出することによりDNAを検査することにより更に信号対雑音比の大きなDNA検査ができる。

100261

蛍光検出及びDNA検査においては励起光と蛍光の波長が比較的接近する場合が多い。このような場合マルチスポット光を用いると検出及び検査の視野が大きくなり、各マルチスポット励起光で発生する蛍光を検出系に導く途中に挿入する励起光から蛍光を分離する光学系の特性が不十分になる。即ち 結像光学系から

検出器に至る途中に投入される波長分離ビームスブリッタや干渉フィルタ等の励起光から蛍光を分離する光学系に入射する蛍光の入射角が各スポットで異なってしまう。その結果マルチスポット光の場所により、遮蔽すべき励起光が洩れてしまい正確な蛍光検出ができなくなる。 上記課題を解決するため上記蛍光を励起光から分離する方法は、波長分離ビームスブリッタを用いると共に、各マルチスポット光励起で発生する蛍光が結像光学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスブリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスブリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めていた。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めていた。
超光から蛍光を分離する光学系に入射する蛍光の入射角が各スポットで異なってしまう。その結果マルチスポット光の場所により、遮蔽すべき励起光が洩れてしまい正確な蛍光検出ができなくなる。 上記課題を解決するため上記蛍光を励起光から分離する方法は、波長分離ビームスブリッタを用いると共に、各マルチスポット光励起で発生する蛍光が結像光学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスブリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスブリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて微弱な強度の蛍光を検出する必要のあるDNA検査を正確に高精度にできるよう
しまう。その結果マルチスポット光の場所により、遮蔽すべき励起光が洩れてしまい正確な蛍光検出ができなくなる。 上記課題を解決するため上記蛍光を励起光から分離する方法は、波長分離ビームスプリッタを用いると共に、各マルチスポット光励起で発生する蛍光が結像光学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスプリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスプリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて微弱な強度の蛍光を検出する必要のあるDNA検査を正確に高精度にできるよう
まい正確な蛍光検出ができなくなる。 上記課題を解決するため上記蛍光を励起光から分離する方法は、波長分離ビームスプリッタを用いると共に、各マルチスポット光励起で発生する蛍光が結像光学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスプリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスプリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することがで受け、で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めていた。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて
上記課題を解決するため上記蛍光を励起光から分離する方法は、波長分離ビームスブリッタを用いると共に、各マルチスポット光励起で発生する蛍光が結像光学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスブリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスブリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて、場所な強度の蛍光を検出する必要のあるDNA検査を正確に高精度にできるよう
ムスプリッタを用いると共に、各マルチスポット光励起で発生する蛍光が結像光学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスプリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスプリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて、数弱な強度の蛍光を検出する必要のあるDNA検査を正確に高精度にできるよう
学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスブリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスブリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて、場別な強度の蛍光を検出する必要のあるDNA検査を正確に高精度にできるよう
セントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は 及び波長分離ビームスプリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励 起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスプリッタに同一の入射角で 入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条 作で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる 以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて 、以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて 、
及び波長分離ビームスブリッタを挿入する。このようにすれば、どのスポット励起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスプリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて、以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて、破弱な強度の蛍光を検出する必要のあるDNA検査を正確に高精度にできるよう
起光からの蛍光も干渉フィルタや、波長選択ビームスプリッタに同一の入射角で入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することができ、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて、
□ 入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条 件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することがで き、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる
□ 入射する。この結果どのスポットからの蛍光及び雑音成分となる励起光も同一条 件で、従って最適な条件で、それぞれ蛍光を選択し、励起光を除去することがで き、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる
□ き、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる
□ き、励起光漏れの極めて小さい、従ってノイズの極めて少ない蛍光検出ができる
□ 。以上の結果、更にこの蛍光検出法を用いて、励起光の反射光強度に対し極めて □

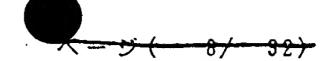
・ になる。
•
•
•
•
•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$\overline{}$
•

		•
•	本発明の目的は、上記の問題を解決し、高分解能、高速化を同時に達成するこ	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	とのできる D N A プローブアレイ等における 蛍光標識物の分布計測装置を提供す	•
	ることである。	•
·•	_ {0008}	•
•	【課題を解決するための手段】	•
•	上記目的を達成する本発明による蛍光標識物の分布計測装置は、基板上の試料	
•	面に捕捉された蛍光標識物の発光パターンを走査して読みとる蛍光標識物の分布	•
	計測装置において、読み取り対象の基板を載せるステージと、基板上の試料面に	•
<u> </u>	一 複数の照射スポットを当該照射スポットの径より大きな指定の間隔で形成する手	•
•	一 段と、ステージを移動させる移動機構と、試料面上の複数の照射スポット部より	•
	生じる発光を集光し検出する集光検出手段と、複数の照射スポットの形成位置に	•
	- 応じて試料面のほぼ全面を照射するように移動機構を制御する制御手段と、集光	
	一検出手段からの信号を処理して試料面の画像を再構成する処理手段とを含むこと	
	- を特徴とする。複数の照射スポットの強度は実質的にほぼ同じとする。	
	複数の照射スポットを形成する手段は、励起光源として少なくとも一個のレー	•
	ザ光源を含み、励起光源からの光を分割して試料面上に隣接する照射スポットの-	
	間隔が1mm以下になるように並べて結像するものとすることができる。励起光	
	源からの光を分割する手段は、分割プリズム、光学異方性媒体、光ファイバ又は	
•		·•
•		
•		•
•		
•		•
•		•
•		•
•		
•		•
		•

17

遗村内外特許事務所





ファイル名 = A00011581A1.el

偏光ミラー、あるいはこれらの組み合わせを含んで構成することができる。

100081

複数の照射スポットを形成する手段は、また、N個(N \geq 1)の励起光源とM段(M>2)の2分割手段を備え、N \times 2 ^M個の照射スポットを形成するものとすることができる。2分割手段としては、分割プリズム、光学異方性媒体、光ファイバあるいは偏光ミラーを用いることができる。

100001

複数の照射スポットを形成する手段は、また、複数のレーザ光源と複数の光ファイバを備え、複数の光ファイバの出射端を一直線上に配置することで複数の照射スポットを形成するように構成することができる。

複数の照射スポットはほぼ一定間隔で一直線上に位置するのが好ましい。

集光検出手段は、複数の照射スポット部より生じる複数の蛍光発光を集光しほぼ同時に検出するもので、波長選択フィルタを備え、複数の照射スポット部より生じる発光のうち励起成分と蛍光成分とを分離し蛍光成分を検出する。集光検出手段は、複数の照射スポット部より生じる発光が結像する位置に照射スポット部の数と同数のピンホールを備え、該ピンホールを通過する光を検出するようにすることができる。

40010)

制御手段は、ステージを特定の1軸方向に、第1の微小幅毎のステップ的な移動 n回と、それに続く第1の微小幅に比べて大きな第2の幅のステップ移動1回を単位として移動させ、これを繰り返して試料面を走査する方式によって試料面の全面を計測することができる。より具体的には、照射スポットの並び方向への移動を照射スポット間隔の1/n(n:整数)の幅毎のステップ的な移動n-1回と、それに続く、(励起スポット群の両端の幅+第1の幅)のステップ移動1回を単位として、これを繰り返して試料面を走査するようにステージ移動を制御することができる。

10011

集光検出手段からの信号を取り込みは、ステージが複数の照射スポットの並び 方向と直角方向に移動しているときに行うのが望ましい。

• •	
•	──複数の照射スポットを形成する手段は、複数の照射スポット部を同時に形成す — <u>····</u>
•	- る必要があり、試料面に光を結像するために、開口数 O . 7 以上、有効視野 1
<u> </u>	- 0mm径以上、試料面とレンズ先端との距離0.7mm以上である集光レンズを
<u>-</u>	_ 使用する。
•	
.	
•	
•	 間に配置された波長板とを備えて構成することができる。
•	複数の照射スポットを形成する手段は、また、複数の光学異方性媒体と波長板
	- 複数の照別スポットとルペッと。スポット - 列させた複数の光ファイバの一端に順次入射させ、光ファイバの出射端を一直線
= :	- 列させた複数のルファイバン
	- 上に配置することで複数の無別スポットでルステートを行う機能を設けるのが好まし - また、各照射スポットの検出信号毎に強度補正を行う機能を設けるのが好まし
	- また、各照射スポットの検出信を母にほ及間立と13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	- V\ .
	•
	•
•	•
•	•
•	
	•
	·

10005	4	0 6	-0-	5	-
-------	---	-----	-----	---	---

本発明はされら従来の課題を解決し、微弱な蛍光を2次元の大きな解像本数を必要とする検出対象物に対して、高速、高分解能にかつ高感度に検出する技術を提供する。またこの技術を用いて、高感度高速にDNAを検査する技術を提供する。

10008

【課題を解決するための手段】 〈目のなるでは、 上記の課題の解決方法として本発明は以下の手段を用いている。

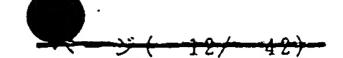
10007

O

蛍光特性を有する対象物体に多数Mの微小なスポットからなるマルチスポット
励起光を照射する。この励起光により得られる各マルチスポットからの蛍光を励
起光から分離し、この対象物体から発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数
の微弱光検出素子で検出する。このようにすれば非常に微弱な蛍光でも検出でき
る。各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし
、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶する。さらに
マルチスポット光と対象物体との位置を相対的に駆動系等により変化させ、各検
出器のフォトンカウント数を順次記憶して行く。このようにして対象物体上の所
望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集してゆけば、この収集デー

Z)
	_





タから蛍光画像を構成することができる。

10008

また上記マルチスポット光の代わりにシート状励起光を用いる。このシート状励起光を照射することにより得られる長細い形状を有する照射領域からの蛍光を励起光から分離し、該対象物体から発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出する。各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶する。シート状励起光による細長い形状を有する照射領域と該対象物体との位置を相対的に変化させ、各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行く。このようにして対象物体上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集してゆけば、この収集データから蛍光画像を構成することができる

10009

マルチスポット又はシート状励起光を照射し同時にM絵素の蛍光を検出することにより従来の課題で示した上記1分で6000×6000画素を検出するには1絵素当たりM~2Mμsecの時間をかけることが可能になる。例えばM=50ならこの時間は50~100μsecとなり、上記の蛍光発生遅延の問題を解決できる。またダイナミックレンジを確保し、かつ高感度の検出が下記理由により可能になる。

(00)

即ち、1絵素当たりの検出時間が1μsec程度であると高感度検出を行うに必要なフォトンカウントの計数時間に足る検出時間が短くなり、ダイナミックレンジの確保が困難になる。これは1フォトンを検出したときに発生するフォトンパルス信号のパルス幅が数十nsであるため、1μsecの時間内ではせいぜい数十パルスの信号しか検出できないためである。またこのような短い時間で蛍光強度をアナログ的に検出しようとしても、検出回路の周波数特性から十分なダイナミックレンジを確保して検出することは困難である。

{0011}

上記の対象物として蛍光分子を付加したDNA断片を対応するDNAに結合さ



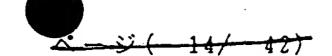
せたサンブルを用いて以下のようにして検査する。一例として検査対象がDNA チップの場合、先ず検査対象であるDNAから前処理により作成したDNA断片に所望の蛍光体を付加したターゲットを上記DNAチップにハイブリダイゼーションする。このハイブリダイゼーションされた被検査DNAチップに、多数Mの微小なスポットからなるマルチスポット励起光を照射することにより得られる各マルチスポットからの蛍光を励起光から分離する。分離したDNAチップから発する蛍光の像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出する。各検出素子がら得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウント、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶する。さらに上記マルチスポット光と該DNAチップとの位置を相対的に変化させて上記各検出器のフォトンカウント数を順次記憶していく。このようにして上記DNAチップ上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集し、この収集データから蛍光画像を構成することによりDNAを検査する。

$\{0.012\}$

上記マルチスポット光に代えてシート状ビームを用いても、上記蛍光検出でシート状ビームを用いる蛍光検出で説明したのと同様にターゲットDNAに付加した蛍光を検出することにより、DNA検査を行うことができる。

-[0013]

上記対象物体に照射されるマルチスポット励起光又はシート状の励起光の最小絞り径となる位置にある物体面からの蛍光像の合焦点位置にマルチスポット像またはシート状の細長い領域像のみを通過せしめるマルチスポット開口または細長い開口を配置し、共焦点検出する。このようにすることにより、信号対雑音比の大きい共焦点画像が得られる。即ち、検出したいマルチスポット位置の蛍光、或いはシート状ビームの位置の蛍光を、それ以外の光路中に存在する蛍光物質等の背景にある蛍光雑音から影響を受けずに、低雑音で検出できる。蛍光検出を行うサンプルが2次元平面内にあるときにはマルチスポットとサンプルをこの平面内で相対位置変化させ共焦点検出を行えば、この平面外にある蛍光体による雑音の影響を殆ど受けずに信号対雑音比の大きな蛍光検出或いはDNA検査を行うことができる。



10014

上記マルチスポット光を用いる蛍光画像検出で、マルチスポットと対象物の相対位置変化を対象物体面内の2方向と対象物体面に垂直な方向の計3方向のうち少なくとも1方向に行う。特に上記の共焦点検出の場合、マルチスポットの最小絞り込み位置、或いはシートビームの最小絞り込み位置から対象物を光軸方向に相対位置変化させることにより、得られる蛍光像強度の変化から合焦点位置を求め、この位置での蛍光強度から表面に凹凸のある対象に対して、正しい蛍光強度情報と、表面凹凸情報、或いは蛍光を発している3次元的な位置情報を得ることが可能になる。

$\{0015\}$

上記従来の1スポット励起光の場合における問題点で示したように、高速に蛍光画像を検出するためマルチスポット光の数は多いほど有利である。 M は1 0 以上にするとこの時間内で検出できる最大のフォトンカウント数は数百と大きくなり、高感度、広ダイナミックレンジを実現する上で有効である。 D N A 検査等では更に高速化を行うためスポットの複数化の効果は大きく。 Mを50以上にすると更に良い。即ちMを50以上にすると例えば6000×6000絵素を1 絵素当たり数十μsかけて検出し、全画素を1分以内で検出することが可能になる。

$\{0016\}$

上記マルチスポットは、複数の検出素子、とりわけ1ないし2次元の直線上に配列した検出素子で検出するため、また検出した複数の情報を対象物或いはDNAチップの位置情報に対応させ蛍光画像として出力するため1又は2次元の直線上に配列させる。

10017

上記マルチスポット励起光またはシート状励起光と対象物の相対位置変化を行い1絵素分の移動をおこなう周期をTdとする。このとを上記フォトンカウント信号の単独フォトン検出時のパルス幅Δt0で割った値、即ちTd/Δt0に1以下0.1以上の所望の係数αを掛けた値、即ちαTd/Δt0を求める。この値が上記フォトンカウント数Npmに達していることを判断基準にして、即ち、αTd/Δt0≧Npmの時上記マルチスポット励起光またはシート状励起光の

強度を変化させる等の方法により、蛍光検出強度が小さくなるようにしてフォトンカウントができるようにして検出を行う。即ち1絵素を検出する時間をフォトンパルス時間幅で割った値のα倍以上のフォトンカウントは精度の点で不可能であるため、励起光を小さくしたり、或いは励起光照射時間を短くし実効的に励起光強度を小さくしたり、或いは検出蛍光を小さくするため検出素子のゲインを小さくし、実効的にフォトンカウント可能なフォトンカウント値にする。

10018

上記マルチスポット光またはシート状励起光を2波長以上の多色光にする。このようにすることにより蛍光検出の情報を多くし、蛍光検出機能、DNA検出機能を向上させる。

[0019]

また、上記フォトンパルス信号がハイレベルにある時間を 1 絵素分の検出時間 T d 以内の時間 β T d に亘り加算計測する。この値を T h ′ とするとき、 1 以下 の所定の γ に対し、 T h ′ ≥ γ β T d の条件を満足するか否かを判定する。 仮に この式を満たすとき、上記検出素子の出力信号をアナログ的に積分する回路で積 算した結果を用いる。このようにすることにより強い蛍光にたいしても検出できるようになる。即ち、フォトンカウントが不可能な強い気を検出しても、アナログ的に積分することにより強い蛍光の検出が可能になる。しかも、アナログ的に積分することにより強いが可能になる。しかも、アナログ検出できる。この結果、フォトンカウントを用いる微弱な蛍光からこの積分検出を用いる強い検出強度までの広いダイナミックレンジに 5 高精度にかつ、 高速に検出することが可能になる。また上記 α が 1 に相当する検出法として、フォトンカウントとアナログ積分検出を同時に並行して行い、 得られた両結果を比較判断して、何れかの検出結果を用いる。

$-\{0020\}$

また、上記の励起光源としてレーザを用いる。このレーザの共振器内にマルチスポット発生ホログラム又はシートビーム発生ホログラムを配置し、レーザ共振器内の強力なレーザ光でマルチスポットを発生させる。通常レーザの共振器内の光エネルギーは出射するビームのエネルギーの10倍以上になっている。通常の

•	レーザでは出射ウィンドウのミ	ラーの反射率は約90%にし、残り約10%を出
	射光として取り出している。こ	の出射ウィンドウの反射率を100%にし、光を
- •	共振器内に閉じこめ、この共振	器内の光路にホログラムを配置することにより、
-	ホログラムの回折効率約10%	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
•	て利用することができる。この	治果従来のレーザ出射光路中にホログラムを配置
•	する場合に比べ、10倍近い強	(度のマルチスポット光もしくはシート状ビームが
	得られ、高速高感度の蛍光検出	、並びにDNA検査を行うことが可能になる。
•		•
•		•
-		
		<u> </u>
		•
	•	•
		•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
		•
•		•
		•
•		•
		•
		•
•	1	•
<u> </u>		•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		•
•		•

10065)

【発明の効果】

本発明によりレーザ光源より発したレーザ光を非常に効率よく、無駄なく、マルチスポット光にし、かつ各マルチスポット光のばらつきが非常に少なくできるようになった。この結果このマルチスポット光を用いて高速、高精度の共焦点検出が可能になった。またこのマルチスポット光を用いて高速、高精度の蛍光検出、並びにDNA検査が可能になった。

10065

- 【発明の効果】

U

U

—Fij

以上説明したように本発明により、1絵素から数カウントのフォトンパルスが得られるような微弱な蛍光検出物体、とりわけDNA検査で用いられるDNAマ、イクロアレイを高速に高分解能、高感度で検出することが可能になった。またアナログ積分検出をも可能にし、非常に広いダイナミックレンジを有する検出が可能になった。即ち、例えば6000×6000絵素の蛍光画像を2¹⁶のダイナミックレンジで1分の検出時間で検出することも可能になった。この結果DNAチップなどの検査対象を1分程度の検査時間で検出することが可能になり、広く行われている集団検診で採取される大量の検体サンプルを短時間でかつ正確に検査することが可能になる。

(0066)

また本発明はDNA検査にのみ適用されるわけではなく、蛍光検出顕微法に広く使われる。従来長い時間を要していた観察や、検査の時間を大幅に短縮する。即ち数フォトンしか検出されない微弱光まで短時間で検出できるようになった。また微弱光から強い検出光まで広い範囲に亘り短時間で髙精度に検出できるようになった。

【図面の簡単な説明】	Brief	Descript; on	of	Prawings
िला १ व		1		•

本発明の実施形態を表す図。

【図2】

本発明の実施形態図で、マルチスポット照射を表す。

【図3】

本発明の実施形態図で、マルチスポット照射の移動を表す。

[図4]

本発明の実施形態図で、マイクロレンズアレイによるマルチスポット発生を表す。

【図5]

本発明の実施形態図で、図1の実施形態を説明する図。

(B) 6A, 6B, 6C, 67, 6E

波長選択ビームスプリッタ固定時のスポット蛍光像の動きを説明する図。

[図7]

波長選択ビームスプリッタ偏向時のスポット蛍光像の動きを説明する図 87-8 戸 / [図 8]

<u>本発明の実施形態し</u>、図1の各部品の動作、検出信号等を表す図。

[図9]

図1の実施形態で、蛍光像検出面の像の動きを表す図。

[図10]

図1の実施形態で蛍光検出面の受光開口を表す図。

[図11]

本発明の実施形態図で、マルチスポットをホログラムで形成する図。

[図12]

図11 上記のホログラムを作成する方法を示す図。

本発明の実施形態を示す図。

【図14】

図13の実施形態で用いる2次元マルチスポット発生用マイクロレンズアレ。

[図15]

本発明の実施形態で波長分離ビームスプリッタの特性を示す図。

[図16]

本発明の実施形態で干渉フィルタの特性を示す図。

【図17】

本発明の実施形態図で、励起光を空間フィルタで遮光する図。

上記空間フィルタの図。

【図19】

本発明の実施形態図で、偏向を利用する励起光遮光法を示す図。

【図20】

本発明の実施形態図で、1次元スポットアレイを2次元マルチチャンネルフォトマルで検出する図。

[図21]

上記図20の実施形態でファイバの入出射端とスポット像取り込みを示す図。

[図22]

本発明の実施形態図で、励起光を複数の波長にして検出する図。

[図23]

本発明の実施形態図で、複数の半導体レーザを励起光に用いる図。

[図24]

本発明の実施形態図で、ファイバの出射端からマルチスポット光を得る図。

[図25]

本発明の実施形態図で、1本のレーザビームからマルチスポットを得る図。

[図26]

本発明の実施形態図で、励起光を複数の波長にして同時に検出する図。

[図27]

本発明の実施形態図で、マルチスポット光を斜め照射し、正反射励起光を瞳上で遮光する図。

【図28】

土記図27の瞳上の遮光部を示す図。

[図29]

本発明の実施形態図で、励起散乱光を検出し異物位置を求め、蛍光検出結果を補正する方法を示す図。

【図30】

土記図29の対物レンズとDNAチップの間の励起正反射光と散乱励起光を示す図。 、31A、31B, 31C

[图3-1]

図29の異物散乱光の検出信号による補正の方法を示す図。

【図32】

本発明の実施形態図で、フォーカス検出と、制御を示す図。

[図33]

図32のフォーカス検出で、DNAチップの反射呼応を示す図。

[図34]

本発明の実施形態図で、対物レンズを通してフォーカス検出する図。

[図35]

本発明の実施形態で、DNAチップの全検査対象域を検出する方法を示す図。

【図36】

図35の実施形態の拡大説明図

[図37]

図35の実施形態の拡大説明図

•	
	 図35の実施形態でマルチスポットの動きを示す図。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· 図35の実施形態でDNAチップチャックのx方向の動きを示す図。
	[図40]
	 図35の実施形態でDNAチップチャックのy方向の動きを示す図。
	- 【図面の簡単な説明】 - 41A
	本発明によるマルチスポット光形成手段の1実施形態の構成を示す正面図。
	1211B,41C,41かは、
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1410, 410, 7100
	图41日的部分核大图.
	本発明によるマルチスポット光形成手段の1実施形態の構成を示す正面図。 【図3】
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本発明によるマスクの1実施形態を示すマスクの正面図。
	本発明によるマルチスポット光形成手段の1実施形態の構成を示す正面図。 【図 5】
	本発明による蛍光検出およびDNA検査装置の1実施形態の構成を示す斜視図。

•		•
	·····································	•
-		
		•
-	本発明による2次元マルチスポト形成手段の1実施形態を示す正面図。 - (図8)	
	【図8】 本発明による2次元マルチスポット光の配列の1例を示す正面図。	•
	<u></u> 本発明によると状光マルテスホット光の配列の1をあり止歯区。 【図9】 【図9】	•
·		•
		<u> </u>
	───── 本発明による共焦点検出のマルチスポット光とステージ走査の関係を示す図。 ─ 	•
		•
The state of the s	•	<u> •</u>
######################################	•	<u> </u>
		•
		•
	本発明による蛍光標識物の分布計測装置の一例の全体構成を示す模式図。 【図2】	<u> </u>
	 本発明によるマルチ光源分配ユニットの構成例を示す図。	
		•
	本発明によるマルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。 	
	本発明によるマルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。 【図 ⁵ 】	•
	本発明によるマルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。 	
	【図6】	•
	•	
	•	•

•	•	•		•
				_
			本発明によるマルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。	
	•		page 1	•
-	•			•
			本発明によるマルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。	
	•			<u>•</u>
			本発明によるマルチ検出ユニットの構成例を示す図。	
	•			
	•		(図9)	. •
			本発明によるマルチ検出ユニットの他の構成例を示す図。	
	<u> </u>		本発明によるマルチ検出ユニットの他の構成例を示す図。	
		· - ·		
	•			
	•		本発明によるマルチ検出ユニットの他の構成例を示す図。	•
<u> </u>	•			<u> </u>
T.	<u> </u>		本発明によるマルチ検出ユニットの他の構成例を示す図。	·
				•
	<u> </u>		本発明によるマルチ検出ユニットの他の構成例を示す図。	
	•			<u> </u>
	•		計測される画像の一例を示す図。	•
	•		·	
			[図学5]	
		ì	XYZ駆動ユニットの動作例の説明図。	
	•		166A, 66B)	•
	•			
			X Y Z 駆動ユニットの x y 軸の動作曲線図。	
	•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•			•
		•	マルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。	
	•			
	•			•
	•		マルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i>1</i>	
	<u> </u>	•	[図心9]	<u> </u>
	•		マルチ光源分配ユニットの他の構成例を示す図。	
	•			-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•

	(図面の簡単な説明) 【図】
	本発明によるDNAチップの検査装置の概略構成を示す斜視図である。 - ワノ
	【図》) 本発明によるDNAチップのセルと励起光の関係を表すセルの平面図である。
	本発明によるDNAチップのxy方向の走査を説明する図である。 【図 4】
	本発明によるDNAチップのx方向の走査とフォトン検出の関係を示す図であ
	る。 「図り)
	微弱光のフォトンカウント信号を示す図である。 ワ <u>5A-75</u> り 【図 & 】
_	強い検出光の場合のフォトンパルス信号を示す図である。 【図 ン
	本発明による広いダイナミックレンジを検出する回路構成を示すブロック図で
·	ある。 [図8]
	本発明による弱い検出光と強い検出光の判定方法を示す図である。 78A,78B 【図8】
_	本発明による更に強い検出光を検出する方法を示す図である。 【図 【20/)
_	本発明によるシート状の励起光を用いた場合を示すDNAチップのセルの平面
_	図である。 (図 1 1 1)
-	本発明によるマルチスポットをレーザ共振器内のホログラムで形成する例を示
_	す光学系の一部の斜視図である。

Description of the	Embodiment
•	
•	
<u> </u>	
図1は、本発明の実施形態を示す図である。1は	一学业 40 中のために、マルチュ
ポット励起光形成し、DNAチップ2に照射するマ	
あり、3はマルチスポット励起光で発生した蛍光を	
1 1 は励起光光源と励起光のビーム成形光学系を含	
e レーザ光を焦点距離の異なる 2 個のシリンドリカ	
径比に成形し、ミラー1000を経由しAO偏向器	1
は水晶振動子に印加する周波数ωの高周波電圧端子	
号 ω_{V} の入力端子がある。	
[-0-0-2-0-]-	
製造/ 制御回路4から送られる周波数ωの信号はω±ω √2/	の節囲の国法粉芸も失って
いる。周波数が変わるとAO偏向器に入射する励起	2 の配田の内仏数市を持つし
御回路4から振幅信号ω _V を入力すると回折効率が	
制御することができる。AO偏向器を通った回折光	
され(〇次光は遮光される)、焦点距離 f 1 と f 2	
2 からなるレンズ系13により所望のビーム系でマ	
ロルラなるレンスが10によりが至りに一ムボでく	イクロレンステレー14を照
	•

る。AO偏光器の周波数を変化させると、マイクロレンズアレー14に入射 する励起光の位置は変わらずに角度が変化する。

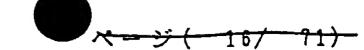
図4はマイクロレンズアレー14の拡大詳細図である。ガラスでできた微小マ イクロレンズが1次元状に32~256個、多数並んでおり、ここに入射した光 は、例えば実線で示す1010はマイクロレンズを透過し、各マイクロレンズ1 41,142……を透過し、焦点面Σ上の直線しの上に微小スポット111,1 12……11Mを結ぶ。AO偏向器の周波数を変えると図4の点線で示すように マイクロレンズに入射する励起光の角度が変化し、直線上上の微小スポットの位 置が1j₂1、1j₂2……1j₂Mの様に変化する。

マイクロレンズアレー14の焦点面Σ上にできた微小スポットアレー111, 1 1 2 … … 1 1 M は図 1 に示すようにレンズ 1 5 と対物 レンズ 1 6 により D N A チップ2のハイブリダイゼーションされたターゲットに付加した蛍光体を照射し 、励起する。このターゲットが付いているガラス面Σ1又はΣ2(詳しくは図3 3 参照)上で最小のビーム径となるように対物レンズ16のフォーカスがなされ る。

図2はDNAチップ2の面構造の詳細を示したものである。縦横の細い線で示 した正方形の最小単位201,211,202,212等は検出絵素を表す。図 では5×5の絵素(太い線で示す)分がセル20である。1つのセルには同一の DNA情報の断片が植えられている。従ってこのセルには同じDNA断片構造を 持つターゲットがハイブリダイズされる。

-[0024]

このように1つのセルを複数の絵素で分割する理由は1つのセル内に異物であ るタンパク質等が混入していたとき、このタンパク質に入射した励起光により、 大きな強度の蛍光が発生するようなことが生じる。通常このような異物の寸法は せいぜい数μπであるので、絵素寸法が数μπであり、セルの寸法が例えば10 μmならば、10μmのセル内の異物位置が後述するような方法で検出、分離で



きれば、異物部分以外の情報により蛍光の大きさを正確に求めることが可能になる。

FQQ251

図3はDNAチップの側面図である。この絵ではハイブリダイズされているターゲットがガラス基板の上に裸で乗っている構造になっている。このような場合もあるし、後述するようにガラス基板の間に挟まれている場合もある。いずれにしてもターゲットのある面に微小励起光スポットが集光される。この集光径は図2で示した正方形最小単位である検出の絵素の寸法にほぼ等しい。

[0.026]

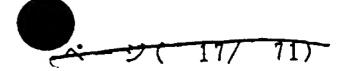
AO偏向器の初期の周波数では図1の実線で示す回折光が得られており、このときには図3に示すように<math>DNAチップに101, 102, 103……の様に励起光スポットアレイがDNAチップ上の絵素201, 202, 203……20Mに照射され、後述するように各絵素の蛍光が検出される。この励起光の照射時間は蛍光減衰時間以上の時間 Δ t(数~数百 μ s)で、本実施形態例では 60μ sである。

10027

60μs経過後、AO偏向器の周波数が変えられると励起光の回折角が変わり、図1および図4で示すように、マイクロレンズアレーには点線で示す 10 j 20の光が入射し、図3のDNAチップには111,112,113……11Mの様に励起光スポットアレイが照射され、211,212,213……21Mの絵素の蛍光が検出される。このようにしてM個のマルチスポットが絵素ピッチずつずれて順次照射され、j絵素分ずれるとjM絵素分が総て検出されることになる

100281

次に蛍光検出の実施形態を図1で説明する。レンズ15と対物レンズ16の間にあるビームスプリッタ30は波長分離ビームスプリッタである。本実施形態で用いている励起光源HE-Neレーザの波長は633nmであり、チップ上のターゲットに付加されている蛍光体はCy5である。検出する蛍光の波長は670nm近辺である。



[0029]

被長分離ピームスプリッタ30は633nmでは45度入射光をほぼ100% 透過し、670nmの蛍光は45度入射でほぼ100%反射である。しかし63 3nmもごくわずか反射する。このごくわずかの反射でも、蛍光が非常に微弱で あるので問題となる。そこで図1の実施形態では670nmに中心波長特性を持 ち、反値幅が約15nmの干渉フィルタ34を蛍光検出系3に挿入し、励起光の 漏れをこの干渉フィルタで遮光している。なお34は干渉フィルタに限定される ものではなく、ある波長以上は透過し、以下は遮光するいわゆる色フィルタを用 いても良い。また色フィルタと干渉フィルタを組み合わせて用いても良い。以降 の実施形態の説明では説明の簡潔のため干渉フィルタのみで説明する。

100301

次にAO偏向器を用いてマルチスポット励起光のDNAチップ上の位置を変化させるときの、検出蛍光像の位置の変化と、固定の検出器で検出するために行う必要のある、前記位置変化の補正について説明する。図1の波長分離ビームスプリッタ30はこの位置変化の補正も行っている。図5は図1の主要な部分を示しており図1と同一番号は同一物を表している。波長分離ビームスプリッタ30は5~10kHzの高い共振周波数特性を持つピエゾ素子301で駆動され、y軸を中心に微小回転する構造になっている。

⑥A, 68, 6C, 6P, 6E
 図 図 7はこの微小回転の役割を示した図であり、図1と同一番号は同一物を表している。制御回路4からAO偏向器12に入力される偏向信号により、図6
 (C) のDNAチップ2上のマルチ励起微小スポット1011、1021、…………、10M1のそれぞれの位置が1絵素ずつ1012、1022、………、10M2と順次変化させていく。このとき図6 (D) に示すように波長分離ビームスプリッタ30が回転しないとすると、DNAチップと共役な位置にある蛍光検出面∑PH上のマルチ蛍光点1211、1221、………、12M1はやはり1絵素ずつ1212、1222、………、12M2へ変化する。

-[0032]

蛍光検出面上の蛍光スポット像1212は、図に示すように、蛍光検出用マイ

D99007021A1.el

クロレンズアレー321により1212点が光ファイバ東322の1本のファイ パ端に結像し、ファイバに入射する。1本の光ファイバは光が通る芯3221と それを保護する部分3222から成り立っている。光が通る芯の径は、蛍光検出 面 Σ P H 上の (マルチ) 蛍光点1211よりやや大きい。しかし、波長分離ビー ムスプリッタ30が回転しないと、1211点がA0偏向器の駆動により121 (図6E), (図6E), で移動し、ファイバ入射端からずれていき、検 出できなくなってしまう。そこ高い共振周波数特性を持つピエソ素子301で図 7に示すように波長分離ビームスプリッタ30を微小回転駆動する。

10033

すなわち微小回転しない場合の図6では、蛍光微小スポット像1211が異な る場所1212,1213,1214に移動したのに対し、微小回転することに より、図7の点線の枠内に示すように Σ_{PH}上のほぼ同一位置にスポットがくる

たA〇偏向器12のON-OFFあるいは強度変調信号S B12、波長分離ビームスプリッタ30 を偏向駆動するピエソ素子301の駆動信号S30、ファイバ32を介してk番 目の1つのフォトマル33で検出する蛍光検出信号S33k、この蛍光検出信号 の絵素ごとの画像蓄積(積分)信号S′33k、およびこの画像蓄積の各絵素毎 の最終結果(画像蓄積していき、励起スポット光が次の絵素の励起に移る前の時 刻でS′33kをサンプルホルドした値)S″33kについて各信号の相対的な 時間変化を表している。このグラフの実施例ではマルチスポット励起光をAO偏 向器により順次1絵素ずつずらして行き、このようにして1つのスポットを10絵

素まで順次ずらしている。

このずらす数は、各絵素の検出のSNを向上させるため2以上必要であり、大 きいほどSN向上を図る上で望ましいが、装置の構成部品上の制限等により自ず と上限がある。しかし5以上にすると隣接するスポット励起光による光路途中の 異物照射に伴う散乱光、あるいは蛍光の影響等が大幅に少なくなる。

リーン すようにAO偏向器12の周波数(超音波水晶振動子に与える超音波 の周波数、すなわち偏光器の偏向角度)信号SB12を順次ステップ的に変え、 この間この変化に応じて波長分離ビームスプリッタ30を偏向駆動するピエゾ素 子301の駆動信号S30、を線形に変化させる。A〇偏向器12が超音波の伝 播による透明媒体の屈折率のごくわずかな変化により、光を回折させているのに 対し、ピエソ素子301はピームスプリッタ全体を駆動させるため、周波数応答 性が異なるため早いAO偏向器の信号S_{B12}はステップ、遅いピエゾ素子の駆 状に 動信号S30は線形にしている。

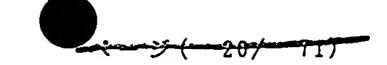
図9はこの2つの信号により蛍光検出面∑_{PH}上できる蛍光スポット像の位置 を示した図である。この図の上から下への変化は時間もの経過を表している。左 の2つのグラフは S $_{\rm B~1~2}$ 、 と S $_{\rm 3~0}$ の変化であり、図8ではステップ数が10であ ったが、この図ではステップ数が5である。図9のグラフの右側にある実線の丸〇 、3211′、3221′、3231′………は蛍光検出マルチスポット像が図 6で説明したようにピエソ素子による位置補正をおこなわない場合の像の位置ず れを示している。なお、図の右方向(横方向)はスポットアレイの配列方向×A る蛍光スポット像の位置ずれを示している。点線の丸〇はピエゾ素子により位置 補正を行った結果である。

すなわち、AO偏向器でステップ移動し、励起光が停止していても、ピエゾ素 子は線形に偏向を駆動しているため励起光が停止している間に蛍光検出面∑_{PH} 上できる蛍光スポット像の位置は3211、3211、3211、とわずかでは あるが動いてしまう(隣の蛍光スポット像の位置では3212」、3212,3 212」とわずかではあるが動いてしまう)。

 $\{0039\}$

励起光がDNAチップ上の次の照射位置にステップ移動し停止している間には 蛍光スポット像の位置は、3221_、3221,3221₊とわずかではある

Hard Hard Hard Hard



が動いてしまう(隣の蛍光スポット像の位置では3222、3222、322 2₊とわずかではあるが動いてしまう)。この蛍光スポット像のわずかな動きをカバーして検出するには<u>図9の下の</u>図10に示すように蛍光検出受光面(あるいは受光面と共役な面)320にアレイ方向×_Aに長い長円開口の配列3201、3202……320Mを設ける。上記のファイバでの検出の場合にはファイバの入射端面がこの長円を含めば良い。

[0040]

図11は、本発明の実施形態を示す図である。図1と同一番号は同一物もしくは同一機能を有するものを表す。本図では図1の全体装置のうちマルチスポット励起光発生に関わる部分のみを示している。それ以外の構成は基本的には図1と同じである。14′はマルチスポット発生ホログラムである。

10041)

図12は、このマルチスポット発生ホログラムの作成方法を示す図である。図 12に示すように、マルチスポット励起光の寸法に対応したホール径を有するピンホールアレイ1j₁1′、1j₁2′………1j₁M′開口を有するマスク18にレーザマを照射し、透過光をフーリェー変換レンズ15でホログラム記録媒体上に集光する。この集光位置に参照光1000を入射角φ=φ₀で若干斜めから重ねて照射し、上記の集光位置にフーリェ変換ホログラムを作る。

100421

光の利用効率を向上するため、位相変調型の記録媒体を用いる。またフーリェ変換面上の中心位置での0次光(空間周波数が0の位置)の強度が桁違いに大きくなりなり、できたホログラムのSN、回折効率等が悪くなるのを避けるため各関口には互いの位置に無関係なランダムな位相を付加しておく。

(0043)

このようにして作られたホログラムを図11のDNA検査装置のマルチスポット励起光発生系に用いる。

10044)

図11のAO偏向器12に入射したレーザ光は、レンズ系13を通った後、上記の方法で作られたホログラム14′を入射角 φ の 照射する。AO偏向器の駆動

周波数の中心(偏向角度の中心)ではホログラムに入射するレーザ光の入射角 φ は φ 0 となり、図12の方法でホログラムを作成する時の参照光1000のホログラム面に対する入射角度 φ 0 に等しくなるようにしておく。このようにしてホログラムにレーザ光を照射すると、図11に示すように1j11、1j12……… 1j1Mに図12のホログラム作製時のピンホールアレーと同一のスポットアレイを再生する。

$\{0045\}$

次にA、O偏向器の周波数を変化させると、ホログラムへの入射角度がわずかに変わるので、マルチスポット再生光の角度もわずかに変わる。この結果、隣の絵素に相当する位置を励起照明することになる。AO偏向器を順次駆動していけばステップ的にDNAチップを1絵素ピッチで順次位置を変えてマルチスポット励起照明することができる。

[0-0-4-6]

図13は、本発明のDNA検査装置の実施形態を示す図である。図1と同一番号は同一物を表している。本実施形態では、図1の実施形態と異なり、同時に2次元的な検出を行っている。すなわち、励起照明光は2次元的に広い範囲を同時に照明可能な照明系レンズ13′を通し、波長選択ビームスプリッタ30′で反射し、2次元マルチレンズアレー14′を照明する。14′の2次元マイクロレンズアレイは、すでに図1~4を用いて1次元のマイクロレンズアレイを説明したと同じ機能を有し、2次元的なアレイ配列のみが異なっている。従って図14に示すようにマイクロレンズ141′の焦点位置に2次元微小スポット1410′を形成する。

10047

本実施形態の場合には、この1410′の位置を中心にピンホール開口が明けられている。このようにピンホール開口のみを通過する光がDNAチップを照射する。微小マルチスポット光のスポット1410′の径 d とスポットの配列ピッチρの比は2以上の整数で、5以上が望ましい。図13に示すようにピンホール開口を透過した2次元マルチスポット光は高解像レンズ16′によりDNAチップを同時に励起照射する。励起照射される絵素2x11y11、2x12y11

D99007021A1.el ファイル名

2×11 y 21、2×21 y 21、……は4 絵素とばして等ピッチ間隔である

同時に励起照射された上記絵素から発生する蛍光は上記高解像レンズ16′を 通り、マイクロレンズアレイ下面の各ピンホール1410′を通過する。ピンポ ールを通過した光はマイクロレンズを通過することにより、各マイクロレンズ上 面(凸面)の大きさに広がる。このマイクロレンズ上面の蛍光強度が波長選択ビ ームスプリッタ30′と 結像レンズ31′を介して画像蓄積型高感度2次元セ ンサ32′に 結像される。本図では干渉フィルタが描かれていないが、波長分 離ビームスプリッタ30′と2次元センサ32′の間に干渉フィルタ、または蛍 光より長い波長を透過する色フィルタを設置する。

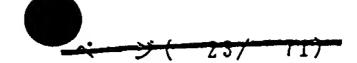
And then then then the trail then the then then

図4及び図14に示した1次元及び2次元のマイクロレンズアレイでは、各マ イクロレンズの隣接するマイクロレンズの中間の領域に入射する光は散乱光にな りノイズ光となる危険性がある。そこでこの中間の領域を酸化クロム等の材質か らなる遮光部で覆うマスキングを行えば(図示せず)このようなノイズを除去す ることができる。

$I \cap O \subseteq A \rightarrow$

以上の実施形態、図1,5,7,及び13に用いている波長分離ビームスプリ ッタ30,30′と干渉フィルタ34の分光反射特性と分光透過特性をそれぞれ 図15及び図16に示す。両方を用いることにより励起光の影響を少なくでき、 正確な検出ができるようになる。図でλは励起光の波長であり、通常スポット照 射の単位面積当たりの強度を大きくするためレーザ光を用いるため励起波長バン ド幅は狭い。λ、は検出しようとする蛍光の中心波長である。

ハイブリダイゼーションしようとするDNA断片に付加される蛍光体には、何 種類かの蛍光物質が用いられる。例えば、良く用いられるCy5(Cyanin e 5) では、蛍光体の吸収のピーク波長は649nm、蛍光のピーク波長は67 Onmである。また、更に短波長側では、Cy3 (Cyanine3)では蛍光



体の吸収のピーク波長は550nm、蛍光のピーク波長は570nmである。吸収体の分光吸収特性はバンド幅を有するため、吸収のピーク波長と励起レーザ光の波長は必ずしも一致させる必要はなく、吸収ピーク波長に近いレーザ光が用いられる。

10-0-5-2

Cy5ではHe-Neレーザの赤の光633nmや波長635nmの半導体レーザ光を、Cy3ではHe-Neレーザの緑の光544nm等を用いる。蛍光のみを取り出す干渉フィルタ、及び波長分離ビームスプリッタは、蛍光のピーク波長に近く、励起光を分離しやすい波長を中心波長に選ぶ。

[0.053]

上述した蛍光検出に際し、励起光を完全に遮光することが特に蛍光が微弱な場合に非常に重要となる。

- (-0-0-5-4-)-

図17は、このような励起光の遮光をより完全に行うための本発明の実施形態図である。即ち、上述の干渉フィルタや波長選択ピームスプリッタのみでは不十分な場合、或いは、蛍光検出光強度を大きくするため、干渉フィルタのバンド半値幅を大きくしようとする場合に実施する。図17で図1と同一番号は同一物もしくは同一機能を有するものである。

LOOFEL

マイクロレンズアレイやホログラムで Σ_f 面上に形成されたマルチスポットアレイ111, ……、11Mは、レンズ15及び対物レンズ16によりDNAチップ上に励起光として結像される。この際各マルチスポット光が対物レンズの入射瞳 EP_0 の中心にほぼ半径RNA $_\sigma$ 0広がりで通過する。対物レンズの開口数をNA, 焦点距離をfとすると励起光のDNAチップ上のスポット径Dsは次式で与えられる。

100561

 $Ds=2k_1f\lambda/RNA_{\sigma}$ (但し $k_1=0.6$) DNA テップ検出の絵素分解能(絵素ピッチ)を P とすると、この値はほぼ Ds に等しい。 P を P と P に P と P

0.19となる。 RNA_{σ} / f は $2 \mu m$ のスポットを照射するための照明の N A ($2 \mu m$ スポットを 結像するために必要な対物レンズの最低限の NA) でこれを NA とすると、

 $NA' = sin (tan-1 (RNA_{\sigma}'/f)) = RNA_{\sigma}'/f = 0.1$

となる。対物レンズ16のNAは微弱な蛍光を検出するため0.7以上0.9以下である。

対物レンズの入射瞳を上記のスポット径で通過した各励起スポット光は、対物レンズによりDNAチップ上に約2μmの励起スポット光を照射する。この対物レンズは両テレセントリックであるため、DNAチップに垂直に入射した励起光はチップ表面で約4~8%の励起光が正反射し、対物レンズに戻ってくる。この正反射光は波長分離ビームスプリッタにより、励起光は透過されるが、わずかに反射し蛍光検出系3に向かう。

[0057]

蛍光検出系には干渉フィルタ34があり、励起光は遮光されるが、完全な遮光が難しい。即ち、干渉フィルタのバンド幅を広くして蛍光をできるだけ多く検出しようとすると、励起光がわずかに漏れる。そこで蛍光スポット光を蛍光検出面(或いはそれと共役な面)に結像検出するレンズ系31′を図のようにレンズ系311と312の間の位置に結像するようにする。この瞳と共役な位置に空間フィルタ35を配置する。空間フィルタ35は図18に示すような構造を持っている。

10058}

[005-9]

一方マルチスポット励起光で励起され発生する蛍光は、ほぼ無指向で対物レンズに入射し、この空間フィルタに入射してくる。遮光部 3 5 1 により、蛍光も遮光されるが、遮光される蛍光の空間フィルタ入射蛍光に対する比率は(N A ′ / N A) ² となり、上記値を入れると 7 (N A = 0 . 7 の時) ~ 4 (N A = 0 . 9 の時) %になり、このロスは無視できる程度である。

10000

このように、検出すべき蛍光の光量を落とさずに不必要な励起光を大幅に低減 がすることができる。空間フィルタを透過した蛍光検出光は、レンズ34と干渉 フィルタ34を通り、検出面であるファイバの入射端にDNAチップのスポット 像を結像し、蛍光検出される。

\[0 0 6 - 1 - \] \

図19は、本発明の実施形態を表す図である。励起光を蛍光検出光路に導かないようにする方法を示す。図1と同一番号は同一物を表す。励起光路と蛍光検出光路を分岐するビームスプリッタは本実施形態では偏光ビームスプリッタ30″を用いている。即ち励起光をこの偏向ビームスプリッタのスプリット面にたいし P偏光で照射する。DNAチップ表面で反射し戻ってくる励起光はP偏光を保っているので、偏光ビームスプリッタを通過し、蛍光検出光路には入らない。他方発生する蛍光の偏光は励起光とはずれているので偏光ビームスプリッタ30″で S偏光は反射し蛍光検出光路に導かれる。このようにすれば励起光の蛍光検出光路への入射を防ぐことができる。

100021

図20は、本発明の実施形態を示す図であり、蛍光検出を光ファイバとマルチチャンネル光電子倍増管を用いて行うものである。図1,5,7,17,及び19に示した実施形態における蛍光マルチスポット像の検出具体内容を示している。マルチスポット数がM以上の数からなるファイバ系32の入射端は図21に示すようにM個の1次元配列したマルチレンズアレイ321である。

[0003]

図7で説明したように、蛍光マルチスポット像は、各マイクロレンズによりフ

アイバの光を伝搬する芯(コア)に入射される。マルチチャンネル光電子倍増管33が図20に示すように2次元の受光開口配列の場合には、ファイバの出射端が2次元配列になるようにする。各出射端から出てきた蛍光は、図20の実施形態の場合には結像レンズ324により、ファイバ出射端323が光電子倍増管33の各受光開口331に対応して結像するようにする。

[0064]

図21の実施形態の場合には、ファイバの出射端に2次元レンズアレイ324 1が対応して設置されており、各ファイバから出射した蛍光は各レンズを通り、 直接マルチチャンネル光電子倍増管の2次元受光開口(光電面)3311に集光 するようにしている。図20,21に示した実施形態では、2次元のマルチチャ ンネル光電子倍増管であったが、1次元のマルチチャンネル光電子倍増管でも、 出射端を1次元配列にすることにより、同じ方法で実現できる。

[0-0-6-5]

図22は、本発明の実施形態を示す図である。本実施形態では、励起光として複数の波長を用いている。光源系11A、11B、及び11Cは、異なる波長 λ A, λ B, 及び λ Cの励起光源からの光を成形し、ファイバ束に入射させ、出射端にマルチレンズアレイを配列し、出射後のほぼ集光する位置にピンホールアレイを設けている。ピンホールアレイを出射した励起光は、波長分離ビームスブリッタ30A, 30B、30Cを通るように構成されている。図22に示されているように、11Aが蛍光検出の励起光に選ばれている時には、 λ Aの励起光がレンズ15を通過して、偏向ミラー300で反射され、対物レンズ16を通り、DNAチップ2をマルチスポット励起照射する。各スポットから発生する蛍光は、対物レンズ16、偏向ミラー300、レンズ15(31)を通り、波長選択ビームスプリッタ30Aで反射し、干渉フィルタ34Aを通り、図20及び21で説明したような方法で各スポットの蛍光をマルチチャンネル光電子倍増管検出する

(0066)

 のいずれかを選択し、この波長で蛍光検出を行う。1つのDNAチップに複数の 蛍光を用いている場合には、光源系を順次移動させて、次々に異なる励起光で検 出していく。

[0-0-6-7-]

図 2 6 は、上記の複数の蛍光を用いる場合の異なる実施形態である。図 2 2 と 異なり、複数の励起光を同時に照射し、検査時間の短縮を図ったものである。図 2 6 では複数の波長 λ_A , λ_B ,

[0088]

合成された3色は、ビームスプリッタ30′を透過し、レンズ15、偏向ミラー300、対物レンズ16を通過し、DNAチップ上に3色同時にスポット励起照明する。各波長でそれぞれの蛍光体が励起され、それぞれの蛍光色で発光するが、概ね、励起光よりわずかに長い波長の蛍光であるので、これら3波長の光で励起された3波長の蛍光を、波長分離ビームスプリッタ53,54で波長分離することができる。即ち波長分離ビームスプリッタ53は青の蛍光を反射し、緑と赤を透過し、波長分離ビームスプリッタ54は緑を反射し、赤を透過する。

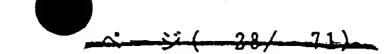
10069

このように各3色に分離された光路に、それそれの蛍光のみを純度高く透過させる干渉フィルタ34C、34B、及び34Aを配置し、各蛍光の微小スポット像を上述の方法によりファイバを介して、マルチチャンネル光電子倍増管33C、33B′、及び33A′で同時に検出する。

[0070]

図22及び図26の実施形態では、励起マルチスポット光のアレイ方向の走査を偏向ミラー300で行う。偏向ミラーはピエゾ駆動方式もしくはガルバノミラータイプのものを用いる。この場合、図1で説明した実施形態とは異なり、マルチスポットはステップ移動ではなく、連続(線形)走査になる。DNAチップ上

The first of the f



でのマルチスポットは走査になるが、検出光路にも同じ(同一の)偏向ミラーが 使われているため、蛍光検出のファイバー端には動かないマルチスポットが結像 している。このため偏向ミラーの偏向角に基づき画素番地が決定されることにな る。

100711

このような画素番地と偏向角の関係に基づき、マルチチャンネル光電子倍増管から並列的に得られる複数の蛍光検出信号は制御 (図22)や4″(図26)により整理され、保存される。勿論このようなデータ処理には予め計測、検出の条件を入力しておく必要があり、これら入力情報は端末41′から入力されるか、或いは上位のコンピュータ40からこれら情報が入力され、必要に応じて、計測・検査結果のデータがコンピュータに送られる。

100721

図26の実施形態で、複数の波長の異なる励起光を同時に照射する例を説明したが、例えば、複数の励起光とそれぞれの狙っている蛍光の波長帯が重複しているような場合には、重複するものについては光源に近いところにある図示しないシャッタを用いたり、光源そのもののON-OFFにより、時間をずらして蛍光検出することによりこのような問題を回避する。

T-0-0-7-9-1

図23は、励起光源に複数のほぼ同一波長の半導体レーザ111A2,111A2……を用いた実施形態である。半導体レーザは容積が小さく比較的高出力で、安価であるため、図に示すように多数の半導体レーザを用いて、マルチスポット光源を作ることにより、強いマルチスポット励起光をDNAチップに照射することが可能になり、高速検出が実現する。各半導体レーザから出射した光をレンズ112A1、112A2……によりファイバ120A1,120A2……の入射端に取り込む。

$\{0.0.7.4\}$

出射端から出射するレーザ光を図24に示すようにマイクロレンズアレイを介してピンホール配列111,112……に集光させ、この透過光をマルチスポット励起光として用いる。



10075]

励起光として半導体レーザを用いることができない場合には、半導体レーザ励起の高出力固体レーザや、高出力ガスレーザを用いる。このようなレーザ光源では出射ビームを図25に示すような方法で分割して用いると、ほぼ等しい強度で、ほぼ等しいビーム形状を有するマルチスポット励起光を形成することが可能になる。

[0076]

即ち、レーザ光源111A′から出射したビームをマルチ分割ビームスプリッタ1110A′、1120A′……で分割する。分割する数をkとすると、分割の初段から2段、3段……k段目までのビームスプリットの反射率を r_1 、 r_2 、… r_j … r_k とする。 r_k は1であること、各ビームスプリット光は強度が等しいので、1 \leq j \leq k の任意のj に対し、

$r_{i} = 1 / (k - j + 1)$

を満たすようにすればよい。即ち1110A′ではkが4、即ち4分割であるので、 r_1 は1/4、 r_2 は1/3、 r_3 は1/2、 r_4 は1となる。同様に1120A′は3分割であるので r_1 は1/3、 r_2 は1/2、 r_3 は1となる。このように等しいビーム強度で、等しいビーム形状のレーザ光がレンズアレイ112A1′に入射し、ファイバの芯に入射する。

$\{0.0.7.7\}$

図23の実施形態では、複数の半導体レーザをマルチビームスポット発生の光源として用いているが、半導体レーザ以外のガスレーザや第2高調波によるレーザなどを複数用いてマルチスポット励起光を形成することも、入手できるレーザ光のパワーが不足する場合には必要になる。このような場合には図25に示す系を複数用いて、この複数の系から取り出されるファイバ出射端を1次元上或いは2次元上に配列することにより、励起強度の大きいマルチスポット光を得ることができる。

[0078]

上記の複数の励起光を用いる場合、励起波長によっては半導体レーザ、ガスレーザ及び半導体励起の第2高調波を用いる固体レーザ等各種タイプの異なるレー

(图28层限)

ザを用いる必要が生じる。このような場合に上記の図23や図25の方法でマル チスポット励起光を形成すればよい。

[00.79]

発明の実施形態を示す図であり、励起マルチスポット光がDNAチ ップに混入した異物からの蛍光や散乱光、或いは検出光学系の異物からの散乱光 の影響を除去し、精度の高い蛍光検出を実現するものである。11′は励起光源 でファイバを介してピンホール開口アレイ14′を透過して励起マルチスポット 光を作る。マルチスポット光はレンズ15と対物レンズ16によりDNAチップ 上に結像する。対物レンズの入射瞳の位置には空間フィルタ161がある。

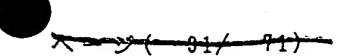
they that they they they they

励起マルチスポット光はこの瞳の中心からずれた163の位置を通過す に設定されている。即ち各マルチスポット光は図29、図30に示すように対物 レンズの光軸から外れた部分を通り、図30に斜め斜線で示すIiの光束となっ て、DNAチップ2に斜め方向θiの入射角で照射する。この照射収束光の収束 角θIは、先にスポット径とNA'の関係を説明したように、sin(NA') $= \theta I / 2 E G S$.

また、DNAチップで正反射した励起光は、対物レンズを通過し、瞳161_ で163とはレンズ光軸を対称の中心として対称な位置(図の162に相当する 位置) を通る。 (図 28 参照)

そこで、図28に示すように、ここに正反射光を遮光する部材162を形成し ておけば、励起正反射光はこの162で遮光される。このように瞳の中心から外 れた位置を励起光の主光線の光路にし、この主光線の入射角θiに対し、θi> θΙ/2の条件を満たすようにすれば、励起光を瞳上で遮ることなく、励起正反 射光を瞳上で遮光することができる。本実施形態は図17の実施形態で説明した 励起光による雑音除去の効果を有することは云うまでもない。

この効果に加え、図27の実施形態では、DNAチップ上或いは中に混入して



(= Sin OLAS)

いる異物の影響を、以下の様にして取る。即ち、DNAサンプル作成時に混入した各種蛋白質等の異物があると、これに励起光が照射すると、このような異物の寸法が数μmと小さいため、励起光が散乱する。また上記の有機物の様な異物の場合には異物から強い蛍光が発せられ、検出すべきDNAに付加している蛍光体より強い蛍光となる。

[0084]

図30に示すように、散乱励起光は 五で全工力対物レンズのNAで決まる領域 に外で 国 すれた し + Sを透過し、対物レンズを通過後、空間フィルタの遮光部 163以外の部分 を通り、蛍光検出系に漏れてくる。この漏れを波長分離ビームスプリッタ 61で 励起光だけ取り出し、像検出する。波長分離ビームスプリッタは蛍光を透過し、 励起光を反射する。波長分離ビームスプリッタの挿入位置は図 29では波長分離 ビームスプリッタ 30 の後 3 の光路にあるが、前に置いても良い。このように することにより、異物で散乱した励起光が蛍光の画像がマルチチャンネル光電子 倍増管等の検出器 3 3 で撮られるのと同様に、励起光散乱像 S 100 が検出器 6 2 により画像として検出される。

10085

the west with first fam west first first first

図3」は、このように検出された蛍光像信号 D_L と励起光像信号 D_S を、各絵素毎の信号レベルで表している。即ち1, 2, ……、25は検出絵素番地を表し、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)は同じDNA配列が付いているセルの番地である。即ち例えば1, 2, 3, 4, 5番地の絵素は(1) のセルに属する。実際にはセル内の絵素は2次元であり、例えば5×5絵素あるが、図を用いた説明を分かりやすくするため1次元にしている。異物がある絵素にかかっていればその絵素の散乱励起光は閾値 D_S T を越える。

0番地の情報は用いないで残りの6,7,8番地の情報のみを用いて平均値を算

5

	出する。同様にセル(3)については13,14,15のみの情報を用いて平均	
	値を求める。セル(4)は総ての絵素が異物で散乱しているためこのセルは無効	
-	 とする。このようにして図3 1の下のグラフに示すようにセル内の平均強度を求	
-	<u>・</u> めることにより、異物の影響を大幅に低減し、正確な蛍光検出ができるようにな	
	った。	
	100871	•
	なお、図27から30を用いて説明した異物の影響を除去する実施形態の光学	•
	るが、対物レンズを通らずに対物レンズとDNAチップの間から斜めに照射し、	
	ないため、空間フィルタ(161に相当する)が不要になる。	
The state of the s	<u></u>	
	図32は、本発明の実施形態を示す図である。1は既に詳細な実施形態を説明	<u> </u>
= : = : : : : : : : : : : : : : : : : :	したマルチスポット励起光照射系であり、3は同じく詳細を説明したマルチスポ	•
	· ット励起光で発生した蛍光を検出する蛍光検出系である。 DNAチップ 2 の上に	
	· ハイブリダイゼイションされている D N A に付いている蛍光に数 μ m の微小スポ	•
	── ット励起光を対物レンズ16により照射するには、スポットサイズが一定に保た	
2	れるよう対物レンズと蛍光面を焦点深度内の一定 <u>の間隔</u> に常時維持していなけれ	
	ばならない。このため剛性上対物レンズ16と構造的に一体になった焦点検出系	•
	7を用いる。焦点検出系7は斜めビームスポット照射系71とスポット位置検出	•
•		
	蛍光面に斜めから微小スポットを照射する。 	······
•	•	•
		•
		•
	<u> </u>	•

収する材料にしておくこともある。

[0090]

斜めスポット照射系 71 から蛍光面で収束するように斜めから照射される光ビーム f_0 は上部基板 21 の上面 Σ 3 と下面 Σ 1、及び下部基板 23 の上面 Σ 2 と下面 Σ 4 の 4 面で正反射する。斜め照射ビーム f_0 の主光線 f_0 M が正反射した光線 1_3 , 1_1 , 1_2 , 1_4 は、 結像 レンズ 72 1 によりポジションセンサ 72 2 の受光面に等しい面上の P_3 , P_1 , P_2 , 及び P4 の位置にそれそれ像を結ぶ。蛍光面の位置は予め決まっているので、各面 Σ 3、 Σ 1、 Σ 2 と Σ 4 がある程度離れていれば、検出したい面(この実施形態図では Σ 2) L0 スポット像位置のみを受光し、それ以外のスポット像は受光開口外となるように受光ポジションセンサ 72 2 の寸法と、レンズ 72 1 の 結像倍率を決めておけば、所望の検出面のみの高さ検出ができる。

700911

(---:

即ち、この実施形態では、Σ2面からの正反射光のみをポジションセンサで捕らえ、ポジションセンサ上のスポット位置即ちΣ2面の高さ位置を検出することができる。制御回路4により、この検出情報に基づき対物レンズ、及び対物レンズと一体になった焦点検出系7を、駆動装置73により上下に微動することにより常時合焦点状態で蛍光検出することが可能になる。

100021

図33の斜め入射フォーカス検出光の入射角がブリュースター角に近いと、P 偏向で入射させると表面での反射が非常に小さくなり、検出困難になる。従って S偏向を用いる。S偏向にするとどのような入射角でもP偏向に比べ表面での反 射率が高くなり有利である。

100931

図34は本発明の実施形態図であり、対物レンズ16を通して焦点検出するものである。ファイバ74で図示しない近赤外半導体レーザ光源から導かれてきたレーザ光はファイバ出射後ビームスプリッタ76を通りレンズ77、波長分離ビームスプリッタ300″、対物レンズ16を通り、DNAチップ2の蛍光面に斜めから集光照射する。この照射光の入射角度θは対物レンズの開口NAに相当す

(---

の食ができるので、この食の住置がポジンコンセンサク3/ションタンカル、この核は世番から

出願書類

DNA4ップでこの面の高さが花められる。
noonmand of ポッションセンサワゴ上の基準点に復か来ならた

る(sinθ = NA = 0.8よりやや小さい入射角)大きさである。正反射した光 は再び対物レンズを通り、ポジションセンサ73′上にチップ上の集光点に対応 した位置に結像する。このようにすれば、図33の実施形態同様にして、チップ の蛍光面のフォーカス位置を検出できる。本実施形態のように焦点検出に用いる

の蛍光面のフォーカス位置を検出できる。本実施形態のように焦点検出に用いる 光として、検出蛍光より波長の長い光を用いれば蛍光体を励起することなく、即 ち、検出雑音を発生することなく、正確に焦点検出できる。

[0094]

なお図34の波長分離ビームスプリッタ300″は近赤外光を透過し、蛍光検出に用いる励起光及び蛍光は反射する。1次元励起光照射光学系1で形成された1次元励起光スポットアレイがレンズ15、波長選択ビームスプリッタ300″及び対物レンズ16を介してDNAチップ2の蛍光面に照射される。発生した蛍光は蛍光検出光学系3により検出される。励起光スポットアレイ照射位置のアレイ方向の移動は波長選択ビームスプリッタを微回転することにより行う。

100951

以上、実施形態の各例を用いて説明したDNAチップの蛍光検出をDNAチップの全セルに亘り行う方法を、以下に図35から40を用いて説明する。

300"

[0098]

図35はDNAチップの全体の構造を表している。204はDNAチップを実装している全体ケースである。DNAチップはこのケースにある窓200の内側のガラス基板であり、ケース204に固定されている。窓内側の領域202に蛍光物体を添付したDNA断片がハイブリダイゼションされている。この202の領域の外で窓200の内側に、位置決め用のアライメントマーク201が描画されている。

10097

図2で説明したN×N (図5では5×5)の絵素 (太い線で示す)分が同一の DNA情報の断片が植えられている (プロービングされている) セル20と、こ のアライメントマーク201の相対的な位置が10分の数μmの精度で設計、製 作されている。

D99007021A1.el ファイル名

DNAチップを検査装置に搭載し、既にその実施形態を説明したDNA検査装 置内に実装している(図示せず)アライメント検出光学系で少なくとも2つのア ライメントマーク201の位置をマーク位置検出2次元CCD等でCCD上の位 置として検出する。またこのマーク検出を行ったときのDNAチップの位置は、 例えば図32に示すように、DNAチップが搭載されているチャックに設置され ている×及びッ方向の位置検出用測長器81及び82で検出する。

上記のCCD検出光学系の光軸と、前述の各種蛍光検出光学系における検出光 軸との間隔は一定であるので、この間隔と、上記CCDのアライメントマーク検 出位置と、測長器の検出位置から、DNAチップの各セルを更に細かくセル内を 分割した絵素を正しい位置で検出することが可能になる。この際、2つ以上のア ライメントマークの位置検出でDNAチップが回転していることが分かったなら 図示しない回転機構でこの回転を補正する。なお、この回転補正後の正しい位 置検出は必要に応じて行う。またこの回転の補正を行わなくても回転量が小さけ ればこの回転量を上記方法で検出し、この回転検出量に基づきxy座標を補正し ていっても良い。また上記のマルチスポット光の方を光学系の微小回転により補 正して検出することも可能である。

以上説明したように、DNAチップ上のセル内の絵素を正確な位置決め精度で 検出することが、アライメントマーク検出と、DNAチャックの測長によりでき るので、以下に示す方法でチップ内の全絵素を順次光速に限無く蛍光検出するこ とができる。図35の2AはM個のマルチスポットアレイ励起光を照射し、スポ ットアレイ方向にN絵素分順次走査し、元の操作位置に戻るという動作を繰り返 すと共に、チャックをy方向に走査することにより、チャックの1走査で検出さ れる領域を表す。即ち、図36に示すようDNAチップ上の絵素2A101,2 A102, ……, 2A10Mが先ず同時に励起照明され、次に前述の方法により 1 絵素ピッチ Δ P 分マルチスポットが移動し、これを順次続ける。



[U101]

このようにしてN (k) 絵素分移動すれば、合計MN (k) 絵素分、即ちNM Δ P の幅に亘り、1 次元アレイ状に検出される。N (k) 絵素分の走査が終われば、マルチスポットアレイを初めの位置に戻す。この間DNA チップは図39の y_{st} の時間 t_0 から t_1 の間のようにy 方向に1 絵素分移動しているので、上記の動作をy 方向の絵素数分時間 t_0 から t_1 の間繰り返せば、領域 t_0 名の全絵素に亘る蛍光検出が終了する。

- [O T O Z]

上記の動作を図1の実施形態のDN A 検査装置で行う場合、 A O 偏光器によるマルチスポット励起光の駆動信号、或いはスポットの移動位置は図38の $S_{p \times}$ に示すように変化する。更に詳細に見れば図8の S_{B12} のようにステップ移動している。また波長選択ビームスプリッタの偏向信号も図38の $S_{p \times}$ 同様に変化させる。時間 t_0 から t_1 までこのような変化を繰り返せば、領域2Aの全域を検出できる。

are [and are] and one 3 and one

領域 2 Aの下の端まで検出されると(時間 t 1) 図 4 0 の x s t に示すように D N A チップのチャックを x 方向に N M Δ P だけステップ移動する。ステップ移動後、図 3 9 の時間 t 1 後の y s t に示すようにチャックを y の逆方向に走査する。これと同時に図 3 8 の時間 t 1 後の S p x ように A O 偏光器 1 2 及び波長選択偏向ビームスプリッタ 3 0 の偏向信号を領域 2 A 検出時(時間 t 0 \sim t 1) とは逆方向に走査する。このようにすれば図 3 7 に示すように領域 2 B を領域 2 A の検出に引き続き継続的に検出できる。以上の動作を D N A チップの y 方向について一方向と + 方向に交互に繰り返せば D N A チップの 2 A から 2 J まで全チップを高速に検出することができる。

-[0104]

本実施形態でDNAチップを総て検出するのに要する時間を説明する。チップ内のセル数し、各セルをN×N分割することにより、異物等の影響を回避することにする。このようにするとチップ内の全検出絵素数はLN²になる。マルチスポット励起光の同時照射スポット数をMとするとし、同時にマルチスポットで検



出する時間をΔtとすると、スポットの移動や、チャックのx方向の移動による時間が蛍光検出する時間に比べ短いとして無視すると、全蛍光検出時間Tは次式で与えられる。

(0105)

$$T = L N^{2} \Delta t / M$$
$$= L N^{2} / (M / \Delta t)$$

マルチスポットのスキャン数 k に対し、波長分離ビームスプリッタ 3 0 の応答時間 t p は k Δ t 以上である必要がある。また光源のパワーは β M / Δ t 以上必要である。また励起マルチスポット光の間隔は 5 以上が S N の上で望ましい。

([0]06]

4-0-4-0-7-4

1分で検出可能になれば、多くの検体を検査する場合効果を発揮する。例えば 従来5分かかっていた検査が1分で済むため、前処理に少々時間がかかっても、 検体数が百近くになると、前処理が通常多数の検体に対し平行してできるように するため、5,6時間の時間短縮が図れる。

[0108]

本発明によりこのような高速・高精度の検出が可能になるのはマルチスポット を同時に励起光に用いているためであり、しかも各スポットの励起光による蛍光 検出に際し他の励起スポット光の影響を極力受けないようにスポット間隔を開け て検出しているからである。

	41A. 41B. 41C. 41P)	مد مداد مرسوع المعالم		
•	図(は、本発明によるマルチスポット光	6 を得る方法及びその手段の実施形態を		
•	- 示す図である。			
•	- [0029]		 	
<u>-</u>		とほぼ平行光であるレーザビームは、後		
•	述の方法により数mmピッテの互いに平行な同一方向に向かう複数(図では偶数 ——			
) N/2本のレーザビーム81となり、N (人) , 412等によりN個のレーザビームに	N/2個のビーム2倍化プリズム411 NA軽較。 なるVビーム2倍化プリズムは、図して	/	
	<u>も</u> に拡大斜視図が示されているように			
	ヒーム3倍化プリズム411と412と(V) Mi in the contraction of the		
•			1.00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	•			
	•			
	•			
	•			
	•			
	•			

ない...)、出射面に対しほぼ45度になる断面を有する三角形とこの斜面に接触 しこの斜面と平行な全反射面を有する平行四辺形の断面を持っている。

100301

平行四辺形の一辺に入射した光は三角形の斜面のビームスプリット面でほぼ50%は反射し、残りのほぼ50%は透過する。透過した光はそのまま三角形のプリズムを抜け、反射した光は平行四辺形の他の面で全反射し、平行四辺形のプリズムを抜けた光は互いに平行で強度はほぼ等しい。又両光の間隔はPとなる。この結果、ビーム間隔が2Pであるレーザビーム81の半分のビーム間隔Pになっている。

100311

このようなビーム2倍化プリズムがN/2個、ピッチ2Pで配列したビーム2倍化プリズムアレイ4により、レーザビーム81なピッチがPで、ほぼ同一方向に向かい、隣同士が近接している複数Nのレーザビーム8となる。この複数Nのレーザビームを後述する偏光素子11に入射させることにより、ほぼ同一方向に向かい、隣同士が近接している複数2Nのレーザビームにする。

100221

図とに示すように、偏光素子1 1/は偏光ビームスプリット面11 0に平行で、この偏光ビームスプリット面11 0からそれぞれ L1及び L2の距離にある全反射面1101と1102を有する透明なプリズム111と112からなる第1のマルチスポット光2倍化プリズムで構成されている。偏光素子11のN本のビームの入射面には図とに拡大図が、図とに断面拡大図が示されているような球面平凸レンズを短冊状に切断した21,22の様な短冊状凸レンズがN個各N本の平行ビームの位置に対応して配置されている。この短冊状凸レンズのアレイ20を透過したビームは図とに示すようにそれぞれ収束光となり、互いに平行に偏光ビームスプリット面に入射する。

[0033]

各ビームは円偏光又はビームスプリット入射面に45度の直線偏光であるので、図とに示すように入射光82のS偏光成分はこの面で反射し、P偏光成分は透過する。図とに示すように反射した収束光822はプリズム111を透過し、ビ

ファイル名 = D00000201A1.el

ームスプリット面110に平行な面である1101面に45度の入射角で入射する。1101面で全反射した収束ビーム822′はS偏光であるため再びビームスプリット面110で反射する。反射した収束ビーム822″はプリズム111℃を透過し、抜ける。

他方P偏光成分はビームスプリット面110を透過した収束ビーム821は、プリズム112を透過し、ビームスプリット面110に平行な面である1102面に45度の入射角で入射する。反射光は全反射収束ビーム821′となりし、再びビームスプリット面110に入射する。入射光はP偏光であるためほぼ100%透過し、この透過光821″はプリズム111を透過し、抜ける。

(-0-0-3-4)

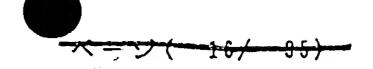
プリズム11 1と11 2の全反射面1101と1102はビームスプリット面からそれぞれL1及びL2の距離にある。L1及びL2の値は√2(L2-L1)がN本の平行ビーム8のピッチPの半分であるP/2である。従ってビームスプリット面で分離した光が辺呼応素子を抜けるときには、2つの光がP/2だけシフトする。この結果偏光素子11に入射したピッチPのN個の収束ビームはピッチがP/2で2N本の収束ビームとなって偏光素子11を抜ける。

-[0035]

偏光素子11のプリズム111の出射面には図3に示す直径がdのピンホール開口211がピッチP/2で2N個配列したピンホールアレイマスク2があり、収束光はこのピンホールを通過する。2N個のピンホール開口以外の部分は光を遮光するので、収束光以外の雑音となる迷光はこのピンホールアレイマスク2により遮光される。この結果ピンホールアレイマスクを透過した光はピンホール部のみからスポットアレイ光が発する。

- Company of the Company

ピンホールアレイ2を透過した光は隣接スポット毎にPとSの直線偏光になっている。ピンホールアレイ2の直後には1/4波長板3が配置されている。この1/4波長板はその光学軸がP及びSの偏光方向に対し45度になるように設定されている。従って1/4波長板3を透過するPとS偏光の光はそれぞれ右及び左回りの円偏光になる。



ファイル名 = D00000201A1.el

$\{0037\}$

1/4波長板3を通過した2N個の平行な円偏光のビームは偏光素子12に入射する。偏光素子12は上述の偏光素子11とほぼ同じ構造の偏光ビームスプリッタである。即ちビームスプリット面120でP偏光を透過、S偏光を反射する。またビームスプリット面で反射した後通過するプリズム121の全反射面1201、及び反射した後通過するプリズム121の全反射面1201、及び反射した後通過するプリズム1220全反射面1201とビームスプリット面までの距離L1′及びL2′はその値が√2(L2′ーL1′)=±P/4を満たす。このようにすることにより、プリズム12に入射するビッチP/2の2N個の平行ビームはピッチP/4の4N個の互いに平行な発散ビームとなり、プリズム12から出射される。

100381

ピンホールアレイマスクにある2N個のスポットから出射する光は偏光素子12により4N個のマルチスポット光がまるでマスク面から出射しているように見える。即ち反射面120、1201,及び1202による鏡像効果により、偏光素子12を透過した側から見れば、4N個のマルチスポット光がマスク2の面にでき、ここから発散光となって出射してくる。

- 0 0 3 9

一例としてNの数を16、Pを1.6mmとすると、上記実施形態のマルチスポット光の数は64となり、ピッチは0.4mmとなる。後に詳細を説明するが、この光を無限焦点顕微鏡の対物レンズに 結像レンズを介して入射させれば、光学系の倍率を20倍とすれば被検査対象の試料上に2μmのスポットを20μmピッチで64スポット同時に照射することが可能になる。

[0040]

上記図Yの実施形態では第2のビーム2倍化プリズムアレイ4にはN/2個のマルチビームを入射させている。Nが8の場合、仮にレーザ光源がHe-Neレーザのように大きな出力でなく、照射光として大きな強度が必要な場合、例えばHe-Neレーザを8本用意し、1.6mmピッチで第2のビーム2倍化プリズムアレイ4に入射するようにすればよい。また半導体レーザを8個用い、それぞれを平行ビームにして、上記のHe-Ne同様にして8本のビームを構成し、第

ファイル名 = D00000201A1.el.

2のビーム 2 倍化プリズムに入射させればよい。この場合、 P を 1. 6 m m としたので 8 個のレーザビームの間隔 2 P は 3 m m となり、 H e - N e レーザ光のビーム径 1 m m に対し大きいため 8 本のレーザ光源から平行に入射させることが可能である。

[0042]

図がは、本発明によるマルチスポットビーム光を形成するための他の実施形態を示す図であり、1つのレーザ光源を用いて、偏光素子に入射させるN本のマルチビームを形成するものである。例えば、YAGSHGレーザの様に光源の出力が大きい場合には、光源が1個でも十分である。このような場合には、図がに示す様に、図りの4で示した第2のビーム2倍化プリズムの他に、このプリズムの寸法の2倍、4倍、及び8倍のものを計n=4段カスケード状に並べる。

-[004-3-]-

 ファイル名

•

D00000201A1.el

mピッチの16本のビームが得られる。

10044

以上の実施形態で説明した方法により、従来では不可能であった、レーザ光源より出射したレーザビームのエネルギーの70%以上の総エネルギーを有するマルチスポット光を形成することが可能になった。

-[-0-0-4-5-]

また更に、光学部品の反射防止コートを施したり、ビーム分離の際の損失が小さくなる、多層コートを施したり、ピンホールアレイへの入射光の位置合わせ等を行うことにより、レーザ光源より出射したレーザビームのエネルギーの90%以上の総エネルギーを有するマルチスポット光を形成することが可能になった。

4-0-0-4-6-)

更に、上記の実施形態で説明した方法により、従来不可能であった。マルチスポット光の各スポットエネルギーのばらつきを、±20%以内にすることが可能になった。

また更に、ビーム分離の多層コートの条件出しと、製作のコントロールにより41A、或いは図 (a) の偏光器 1 1 と、図 (c) に詳細を示した短冊状凸レンズのアレイ 2 人ピンホールアレイ 2 及び波長板 3 人及び偏光器 1 2 等の光学部品を互いに隣接するものにつて光学接着剤で接着する。このようにすることにより光学部品の表面で反射し干渉することにより発生するビーム強度のばらつきが大幅に少なくなり、マルチスポット光の各スポットエネルギーのばらつきを± 1 0 %以内にするマルチスポット光形成が可能になった。

10047

なお、上記実施の形態においては、64又は16のマルチスポット光を形成する場合について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、N=2のとき、即ち8以上のマルチスポット光を得る場合に有効である。

[0048]

次に、以上に説明したマルチスポット光の形成方法により得られるビームを、45 45 蛍光検出に、特に蛍光検出を用いたDNA検査に応用した例を、図りを用いて説明する。 ファイル名 = D00000201A1.el

(0049)

図 において、8001,8002,8003……はレーザ光源であり、図示していないが合計8本のレーザから構成されている。各レーザ光源から出射したビームは数mmの大きさのミラー8011,8012,8013……により約1.6mmのピッチで互いに平行に一方向に向ける。8本のビームは前記した方法により0.4mmピッチで64本のマルチスポット光がマスク面3から出射するように偏光プリズム12から得られる。この64個のマルチスポット光は結像レンズ61を通り、ミラー63、波長選択ビームスプリッタ70を通過して対物レンズ60を介して、DNAチップ5の検査面51に照射される。

10050)

DNAチップの表面には、予め所定の位置毎に決められたDNAがプロービングされている。一方生体から精製、増幅して作ったDNAに蛍光体が付加されたターゲットDNAを上記のプローブDNAの上に流すと、プローブDNAとターゲットDNAのそれぞれの塩基配列が対応していればハイブリダイズして、蛍光体の着いたターゲットDNAがプローブDNAに結合する。

ターゲットDNAに付加する蛍光体には種々のものがあるが、本実施形態では 蛍光体はHe-Neレーザの633nmの光を吸収し、670nmの蛍光を発す る。この蛍光を対物レンズ60で受け、透過光を波長選択ビームスプリッタ70 で反射させ検出光学系に導く。波長選択ビームスプリッタ70は633nmを透 過し、670nmを反射する多層コートビームスプリッタである。

(00001)

7 0で反射した蛍光はミラー 7 1で反射し 結像レンズ 6 2 を通る。 DNAチップ表面の蛍光体に照射した各マルチスポット光から発した蛍光の主光線は 結像レンズ 6 2 を通過した後互いに平行に進むように、 結像レンズ 6 2 はテレセントリックな光学系になっている。 この結果、蛍光の波長の光を反射する波長分離ビームスプリッタにはどのマルチスポット光から来た蛍光も同一の入射角度で入射する。 このためどの励起スポットから発した蛍光にもわずかに含まれている雑音成分である 6 3 3 n m の励起光も殆ど反射させずに透過させることができる。 即ち波長分離ビームスプリッタ 7 2 には励起光の 6 3 3 n m の光がわずかに来

ファイル名 = D00000201A1.el

ているがその光は透過され蛍光のみが反射し、検出器91、92に向かう。

100521

上記の励起光は、DNAチップで反射し、検出器側に向かうが、発生する蛍光の強度に比べ数桁以上強い光である。このため上記のように波長選択ビームスプリッタ70だけでは分離できない特に70には励起光のスポットの位置により70に入射する角度が異なりどのスポットも励起光を同様に除去することが不可能である。これに比べ、テレセントリックな結像レンズ62と検出器91,92の間に置かれた波長選択ビームスプリッタ72及び73は上記したようにどのスポット位置からの光も同一入射条件で反射させることができる。このような励起光の除去と干渉フィルタ74,75によりほぼ完全に励起光を遮光し蛍光のみを検出器に取り込むことができる。

(-0-0-5-3-)

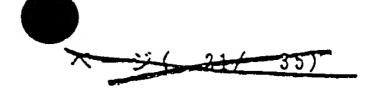
検出器 9 1, 9 2 はマルチチャンネルフォトマルであり、それぞれ 3 2 個の受 光開口を有している。フォトマル 9 1, 9 2 の前にある直角ミラーで 6 2 この蛍 光のスポット像を 2 つに分離し、ほぼフォトマルの受光開口位置に結像する。フォトマルの受光開口の前にはピンホールアレイがある。このピンホールアレイは DNAチップに照射している 2 μ m 径 2 0 μ m ピッチの励起マルチスポット光が 対物レンズと結像レンズの倍率Mで 結像する寸法にほぼ等しい開口とピッチを 有する。即ち、 2 M μ m 径の開口を持ち 2 0 M ピッチを有する。このピッチ 2 0 M はマルチチャンネルフォトマルの受光開口ピッチに等しい。

100541

このようにすればマルチスポット光アレイで同時照射し、生じる蛍光を共焦点検出していることになり、信号対雑音比の高い蛍光検出ができる。得られた64個の信号は図示しない回路により増幅され、AD(アナログディジタル)変換器でディジタル情報に変換され図示しないCPU(処理回路)に送られ、照射位置での蛍光強度のデータが保存される。

10055)

ステージ501,502を駆動し、異なる位置における蛍光強度の検出を上記の方法で順次求めて行く。信号対雑音比の大きな蛍光検出を行うため照射スポッ



ファイルタ = D00000201A1.el

トのピッチは照射スポット径の数倍~数十倍にする。従って検査対象を全面検出するにはxyステージを駆動しマルチスポット光の配列と直角な方向だけでなく、配列の方向にも駆動して検出する。

図のは本発明の実施形態の図である。レーザ光源から来た平行ビーム8は円偏光又は紙面に45度の直線偏光である。複数の平行ビーム8の内の1本のビームは、短冊状凸レンズのアレイ2の内の一つのレンズ21に入射し、収束ビームとなり、方解石等の複屈折材料に入射する。常光の偏光成分はそのまま直進し、異常光の偏光成分は屈折する。この偏光素子の厚さはこの常光と異常光の透過の間隔が複数 Nからなる入射ビーム光8の配列ピッチ Pの半分になるように設定されている。この結果偏光器11とを透過後2 N個の収束ビームがピッチ P/2で平行に進む。

100577

各ビームは交互に直線偏光の偏光方向が90度異なっている。この偏光方向に 30 人 5 度の光学軸を持つ1/4 波長板もしくは、22.5 度の光学軸を持つ1/2 波長板3を通すことにより円偏光もしくは紙面に対し ±45 度偏光方向を持つ 直線偏光を得る。この2 N個のビームを偏光器12 0 に入射する。偏光器120 は厚さが110 の半分の方解石である。この偏光器120 を透過すると4 N本の集束ビームがピッチP/4で得られる。

40058

この光を先に説明した波長板と同じ波長板30を通すことにより円偏光又は紙面に45度傾いている直線偏光となる。このマルチビームのピッチと同一でレンズ21とレンズに入射するビーム径で決まる集光径にほぼ等しい開口径を有するマルチ開口アレイからなる板2に入射する。このようにすれば、この開口を透過した光のみからなる雑音の無いマルチスポット光が得られる。

10059

図マは、本発明の共焦点検出に用いるマルチスポット光形成方法の実施形態図47/41A-4/1/2/である。図マと図Yの部品番号が同じものは同一物である。1又は複数のレーザ光源より出射したビームを8本の平行なビームにし、第2のビーム2倍化プリズ

ム4により16本の平行ビームにする。この16本の平行ビームを凸レンズアレイ20により収束ビームにする。

[0.0-6-0-)-

第1のマルチスポット光2倍化ブリズム11と12によりマスク3の開口から実効的に64個のマルチスポット光が出射するようにマルチスポット光2倍化ブリズム12より64個のビームが得られる。このマルチスポット光2倍化ブリズム12の出射面に1/4波長板3~が貼り付けられており、64のマルチスポット光は円偏光で方解石からなる偏光素子11~に入射する。この偏光子11~、1/4波長板3~、偏光子12~、1/4波長板3~、偏光子13~、1/4波長板3~、は図~で説明したビーム2分割方法と同じであり、偏光子11~、波長板3~に説明したビーム2分割方法と同じであり、偏光子11~、1/4 tと薄くなっている。またビームが分割されていく方向はy方向である。従って第1のビーム2倍化プリズム11~12によって×方向に64個、方解石のビーム2分割法によってy方向に8個のスポット光が発生し、合計64×8のスポット光が図~に示すように発生する。

10061

図がは、上記の64×8個のマルチスポット光を用いる共焦点検出方法を示している。図の部品の番号と他の図面の番号が同じものは同一物を表している。レーザ光源から出射し、8本のビームを形成する8ビーム光学系800から8本のビームが図った示す64×8マルチスポット光形成光学系100に入り上記の方法により64×8個の図%に示すマルチスポット光がマスク面3から実効的に出射している。

[0062]

このマルチスポット光をハーフミラー70℃、 結像レンズ 6 1 及び対物レンズ 6 0 により、被測定物 5 ℃ の表面に縮小投影する。投影されたマルチスポット光は被測定面で反射し、対物レンズ 6 0 、 結像レンズ 6 1 、ハーフミラー70℃ を透過し、検出器90′の撮像面の直前に配置された64×8個のピンホールマスク901′面上に 結像し、このピンホールを透過した光は検出器の撮像面に至る。もし被測定物の表面が投影されたマルチスポット光の結像面と一致して

ファイル名 = D00000201A1.el

いれば、ピンホールマスクのピンホールに反射光が結像し、強い検出値が得られる。一致していなければピンホールマスク901′のピンホールには焦点が外れた、広がった光となるため、ピンホール透過光の強度は小さくなる。従って、図49に示す z ステージ503′により、被測定物を上下方向に動かしては、上記の検出をしていけば、各スポットの位置における高さを各位置での検出最大強度が得られる z 値から求めることができる。

[0.063]

上に説明した図 の共焦点検出法では被測定物を×ν方向に固定していれば、例えば被測定面上のスポット径が1μmでスポット間隔が8μmであれば、8μm間隔の64×8点の情報しか得られない。そこで×νステージ501′、502 を移動させ順次他の位置の共焦点像を検出していく必要がある。図 は本発明の実施形態を表す図であり、この2次元的な共焦点像を得る方法を示している。図 の×νステージの駆動方向×′、ν′と被測定物体に投影するマルチスポット光の配列方向を図 に示すようにわずかにずらしておく。64×8のマルチスポット光の場合にはこの2つの方向のなす角θをtanθが1/8になるようにしておく。このようにすれば ν′方向にステージを走査するとスポット012、013………018の7つのスポットが照射することになり、1μmのスポットが1μmおきに全面走査されることになる。

-[-0-0-0-4-]

上記の方法を用いると、被測定物体に光強度の大きいマルチスポット光が照射されるため、短時間で64×8のスポット位置を検出することが可能になる。そこで試料をタステージにより y'方向に高速に1走査し、走査後 z 方向にわずかに動かし、再び走査する動作を繰り返すことにより、順次高速に各高さの共焦点信号を検出していく。このようにして各高さ z で得られた各点の 2 次元強度データから各点で最も強度の大きい高さを求めることにより、高速の共焦点検出法による高さ計測が可能になる。なお、上記の走査の幅をマルチスポット光のピッチpの k 倍とすると、x 方向の画素数 6 4 × 8 = 5 1 2、 y 方向の画素数 8 k の 2 次元高さ情報が得られる。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	次に、	•
<u>-</u>	. 717 章 克明 3 3。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- <u>【発明の実施の形態】</u>	<u>•</u>
	· 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。ここでは、DNAプロ	•
	ー ーブアレイを例にとり、DNAプローブアレイの多数の微小反応領域に固定化さ	•
	· れたDNAプローブとハイブリダイズして捕捉された目的DNAを標識している	•
	・ 蛍光標識物から発せられる蛍光強度分布を計測する装置、方法について説明する	•
	・ 。 ただし、本発明はDNAに限らず、蛍光体で標識されたRNA、オリゴヌクレ 	
	 オチド、蛋白質など他の生体試料の検査分析にも同様に適用できるのは勿論であ	•
	ー る。 	•
	-[-0-0-]-5-}	
* 	測定するためのDNAプローブアレイは、例えば以下に示すようにして作成す	<u> </u>
	る。まず、洗浄したガラス基板(スライドグラスなど)をシランカップリング剤 —— -	•
	•	•
	•	
	•	•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		•
		•
		•
	•	•
	•	
	•	•

CHATATAL

2 2 (10 / 32)

ファイル名 = A00011581A1.el

(アミノブロピルトリエトキシシラン)で処理して、表面にアミノ基を導入する。 ついで、アルデヒド基を導入したオリゴヌクレオチドを微小領域に滴下して反応させて、オリゴヌクレオチドをガラス基板に固定化する。検査対象の検体として、蛍光標識DNAを別途用意し、これを前記基板のオリゴヌクレオチドを固定した領域にスポットし、ハイブリダイズさせて基板上に捕捉し、 測定すべきアレイを用意する。なお、ガラス基板へのオリゴヌクレオチドの固定化は、ポリリジンなどのポリ陽イオンでスライドグラスを表面処理し、 DNAの荷電とで静電結合させても良いし、さらには、フォトリソグラフィー技術と固相合成技術を使ってガラス基板上に直接オリゴヌクレオチドを合成させても良い。 DNAプローブアレイは、これらに限らず周知の種々の方法で作成することができ、同様に測定可能である。

100101

ファイル名 = A00011581A1.el

基板2上の励起スポットから生じる発光(蛍光、散乱光、反射光)は再び対物レンズ14で集められ、ダイクロイックミラー13(励起光波長成分を反射し、より長い蛍光波長成分を透過させる二色性ミラー)を通過させて、蛍光成分を取り出し、さらに蛍光波長成分を通すように設計した干渉フィルタ15を通して、レンズ16で集光して励起スポット(101a,101b,…)の像を蛍光像(102a,102b,…)として結像させる。

100181

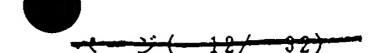
マルチ検出ユニット 1 7 は、複数の励起スポットから生じる蛍光強度を実質的に同時に検出する。マルチ検出ユニット 1 7 からの光信号は、データ処理・制御ユニット 1 9 からのタイミングに合わせて A / D 変換ユニット 1 8 で数値化され、データ処理・制御ユニット 1 9 は X Y Z 駆動ユニット 2 の移動の制御を行い、この X Y 駆動情報と合わせて基板 2 の面での蛍光強度の 2 次元分布を構築し、モニタ 2 に表示する。これによって、基板 2 の所定の領域面での蛍光強度分布、基板 2 に設けられた複数の微小領域毎の全蛍光強度等を測定でき、固定したオリゴヌクレオチドに結合した検体 D N A の量を算定できる。

$\{0019\}$

ここでは、基板 2 面での励起スポットの大きさは 2 μ m径、励起スポット間の間隔は 2 0 μ m程度になるようにする。励起スポットの大きさは励起スポット間の間隔の整数分の 1 倍になるように調整するのが望ましい。励起スポットを 6 4 個形成すると、スポット群の両端の間隔 1 . 2 6 m m であり、対物レンズとして、視野が 1 . 3 m m 、 蛍光集光効率をよくするため開口数が N A = 0 . 7 0 、レンズ先端から試料位置間での距離はガラス裏面から照射する場合を考慮して 1 . 3 m m のものを作製し使用した。

[0020]

基板 2 の注目領域全面を蛍光計測するためには、次のようにXYZ 駆動ユニット 2 の動作の説明図を示すト 2 の動作の立せる。図上がにXYZ 駆動ユニット 2 の動作例の説明図を示す。励起スポットの並び方向をx 軸とする。励起スポット 3 の 3 を図のように、励起スポット 3 の 3 の 3 を図のように、励起スポット 3 の 3 の 3 で 3 を図のように、励起スポット 3 の 3 で 3 で 3 で 3 で 3 を図のように、励起スポット 3 の 4 で 4

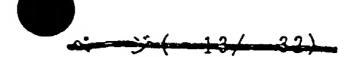


ファイル名 = A00011581A1.el

ように初期位置に配置する。領域700はDNAプローブアレイのオリゴヌクレオチド固定化領域を含む測定する注目領域を示す。この領域700の全面を走査するために、ステージを2次元的に動かす。図には、領域700に相対的に励起スポットS0の動く軌跡を矢印で図示した。

100217

まずy方向に領域700の全幅を走査する。次いでy位置を0に戻すとともに、×方向に励起スポット径分(本例の場合は2μm)ずらす。再びy方向に領域700の全幅を走査する。この動作を励起スポットS0が最初のS1に届くまで複数回繰り返す。図では簡単のため、励起スポット間の間隔が8μmに相当するように縮小して図示しており、4回×方向の位置を変えてy方向に全幅を走査する様子を図示した。なお、励起スポット2μm径、励起スポット間間隔20μmで有れば10回繰り返すことになる。これにより、×=0~1280μmの幅の領域全面が走査できる。次の動作は、y位置を0に戻すとともに、×方向に1260μmずらして、64個の励起スポットで走査を終えた領域の隣の領域に移動し、つまりS0のスポットがS64に相当する位置に移動し、上述の動作を繰り返す。これを繰り返して領域700全面を走査する。



る対物レンズ)の視野幅を超え、測定が困難になる。もし十分な視野幅を有する対物レンズがあっても、開口数が小さくなってしまうか、非常に高価な対物レンズとなり、現実的ではない。つまり、図 1 3 及び図 1 6 に示した走査方式は複数の励起スポットを使って測定領域全面を走査するのに適当な方式である。

10033)

また、走査時のデータ収集のタイミングは、×方向に移動時、y方向に移動時の2通りがあり、原理的にどちらでも全面の情報を得ることが可能である。しかし、特にy方向の移動に合わせてデータを収集するのが都合が良い。これは一回の移動のストロークがy方向で長いため、隣の画素とのつながりがより明確であり、測定したデータから画像を再構築するのが容易で、確実であるためである。

10024

100231

図をは、n個(図にはそのうち2個を示した)のレーザ光源からの光を4n個の光に分配するマルチ光源分配ユニット1 かの構成例を示す図である。レーザ光源(10a,10b)からの光を各々レンズ(200a,200b)で集光して光ファイバ(201a,201b)に導入する。光ファイバは途中に2箇所の分岐箇所を有しており、これにより光が4分割され100a1,100a2,…,100b4と励起光を分割できる。なお、分岐は図のような2分岐型ばかりでなく、4分岐型等種々選ぶことができる。また、このような分岐では、均一に光が分割するようなファイバを使用する。例えば、コア径が40μm程度の光ファイバ出射端を400μm間隔で1直線上に並べ、1/20倍に縮小投影することで、本例の構造を実現できる。

大-ジ(·14/ 32)

ファイル名 = A00011581A1.el

10020)

図 は、単純にm個(図にはそのうち4個を示した)のレーザ光源からの光を 400μmの間隔で1直線上に並べる別の方式のマルチ光源分配ユニット11 の構成例を示す図である。図では、m=4の場合を示しているる。レーザ光源(10a,10b,10c,10d)からの光を各々レンズ(200a,200b,200c,200d)で集光して光ファイバ(202a,202b,202c,202d)に導入する。光ファイバ出射端を400μm間隔で1直線上に並べることで、光(100a,100b,100c,100d)を400μm間隔レーザ光源の大きさによらずに本発明の構造を実現できる。

それ以外の材料も使用可能)を利用し である。方解石などの複屈折性 1/4波長板301及び303を、 ザ光源側から複屈折性材料30~1/4波長板301~複屈折性材料302~ 03の順に組み合わせて分配素子310を作る 度傾けるか、又は途中で1/4波長板を通して円偏光にしておく。 複屈折性材料300°に入射したレーザ光は複屈折し、常光線と異常光線とに分離 する。それらがw1だけ離れるように複屈折性材料30分の長さを調整する。 の光をさらに1/4波長板30~を通して円偏光にし、複屈折性材料30~に入 射させる。2つに分かれた光は同様にさらに2つに分かれる。その距離がw2に なるように復屈折性材料302の長さを調整する。w1がw2の2倍になるよう に調整することでレーザ光を均等の間隔に分割することができる。なお、w2= 4 0 0 μ m にするには、複屈折性材料 3 0 0 及び 3 0 2 の長さ (光軸方向) は各 々約8mm及び約4mm(複屈折性材料が方解石で結晶軸が光軸に対して45度 の場合)程度にすればよい。なお、各複屈折性材料の長さは、材料種、波長、結 晶軸の傾きにより変わるが、結晶軸の方向が同じ場合、複屈折性材料の長さは上 述の様に前段の複屈折性材料の長さの1/2にすればよい。

[0028]

この構成では、1個のレーザ光が4つに均等に、ほぼ同じ強度で、出射端が1直線上に配置するようにできる。そこで、レーザ光を0.4×4=1.6mm間隔で16個配置すれば64個の光スポットを0.4mm間隔に1直線上に配置することができる。なお、レンズ200aの焦点位置をピンホール304の位置にすることで、散乱光等の余分な光を除去することができ、基板2上の励起スポットの形状をきれいにすることができ、分解能を向上させることができる。さらに共焦点測定用の1つの焦点位置として利用できる。

10029

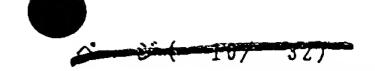
また、図中の分配素子310は2段で分割する構造であるが、3段、4段、6段にすることもでき、その場合1個のレーザ光がそれぞれ8,16,64に分割されることになり、64個の光スポットを得るのに必要なレーザ光の本数も8,4,1と少なくすることができる。例えば、各複屈折性材料の長さを、光入射側から順に、32,16,8,4,2,1mmのものを使用した6段構造の場合は、1本のレーザから0.1mm間隔の64個の光に分割することができる。

The Control of the Co

図がは、マルチ光源分配ユニット 1 1の別の構成図である。素子は大きく4つの台形のガラスプリズム 3 1 、 3 2 、 3 3 3 4 と 1 / 4 波長板 3 7 により構成される。ガラスプリズム 3 1 と 3 2 、 3 3 3 と 3 4 は図のように接合し、接合面 3 5 5 、 3 6 は偏光ビームスプリッターになっている。各ガラスプリズムは僅かにその寸法が異なっており、円偏光状態の入射光は、接合面 3 5 で 2 つに分かれ、全反射の後再び近接する。このとき光路長に差をつけることにより 2 つの平行なレーザ光束を得ることができる。1 / 4 波長板 3 7 を通して、再びガラスプリズム 3 3 2 4 の素子部に入射させると、上記と同じ原理で、さらに光が 2 つに分割し、計4 つの光束をつくることができる。光束同士の間隔は、台形のガラスプリズムの高さを調整することで任意に設定でき、0 . 4 m m 間隔という非常に近接した光束を得ることが容易にできる。図では、入射光束 8 個に対して出射光束が 3 2 個の場合を示している。なお、1 / 4 波長板 3 7 に近接してピンホール版を配置しても良い。

[1000]

10000



ファイル名 = A00011581A1.el

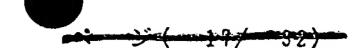
図 は、マルチ光源分配ユニット 1 1 の別の構成例を示す図である。偏光ビームスプリッターと全反射ミラーを有する図のようなプリズム 5 0 0 a , 5 0 0 b …を使うことでビームを 2 分割でき、これを 8 個使うことで 8 個のレーザ光源からの光を 1 6 個にする。なお、偏光ビームスプリッターの部分は透過率 = 反射率 (= 5 0 %程度)のハーフミラー状のビームスプリッターにしてもよい。

図 は、マルチ光源分配ユニット 1 1 の別の構成例を示す図である。図 のプ 500 A、500 b、 500 A、500 b、 2 を並べ、さらにその上にサイズを大きくしたプリズムを順番に重ねたプリズム 5 1 0 を使う。レーザ光はハーフミラー状のビームスプリッターで分割される。これを 4 段繰り返すことで、 1 個のレーザ光を 1 6 個に分割できる。

図を及び図りの構成のマルチ光源分配ユニットでは、プリズムの大きさを小さくするのに限界がある。分割するレーザ光同士の間隔は1mm程度までは可能であるが、さらに狭くするのは次第に困難になってくる。そのため、この様な場合には、既に説明した図り又は図りのマルチ光源分配ユニットと組み合わせて使用することで、より微小間隔の光束に分割できる。

一般に、図上でに示すマルチ光源分配ユニットの構成例のように、複数のマルチ光源分配ユニット550,551を組み合わせて、別のマルチ光源分配ユニットを構築することができる。つまり、図とから図り、さらには後述する図上8,69までを組み合わせてマルチ光源分配ユニットを構築することができる。なお、レーザ光源の数は、分割される数とレーザ光源の光出力と、基板2の面で必要な励起スポットの光強度を基に適切に選定する。

図 は、マルチ光源分配ユニット 1 1 の別の構成例を示す図である。レーザ 光源 2 0 0 0 からの光をレンズ 2 0 0 1 を通し、ガルバノミラーやポリゴンミラーなどのビーム走査部 2 0 0 2 によりレーザ光を走査し、レンズ 2 0 0 1 の焦点 位置に円弧上にその端面を配置した光ファイバ 3 0 0 1 、3 0 0 2 、…の端面に



入射する。光ファイバ3001,3002,…のもう一方の端面を一定間隔で配。 ・ 置することで、多数の光束に分割することができ、本発明の構造が実現できる。

図 は、マルチ光源分配ユニット 1 1 の別の構成例を示す図である。レーザ 光源 2 0 0 0 からの光を、ガルバノミラーやポリゴンミラーなどのビーム走査部 2 0 0 3 により走査し、レンズ 2 0 0 4 を通し、一列に並べた光ファイバ 3 0 0 0 1, 3 0 0 2, …の端面に入射させる。光ファイバのもう一方の端面からそれぞれ分割されたレーザ光を取り出すことができ、本発明の構造が実現できる。

0037

[0038]

図 は、本装置を用いて計測された画像の一例を示す図である。図はスライドグラスに捕捉された蛍光スポット像を示す。

スライドグラスに前述の方法で蛍光標識 DNAが結合したスポットを作成した。各スポットの大きさは約200μmで、約0.4mm間隔の格子上に作成した

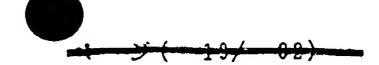
。スポットを作成した全体の領域は縦横約12mmであり、図 しばその一部を表示したものである。図中、各スポットは、上から順番に試料濃度を大きくしたものであり、結果として、上から下に順番に蛍光強度が大きく検出されている。

100891

そのとき、各スポットに対応した光検出器の信号を領域の通過毎にサンプリングしてAD変換する。信号はsig(k,j)と表され、kはスポットの位置番号(O-63)に対応し、jはY方向の位置でO-59900値をとる。つまり、スポット S1の信号はsig(1,j), j=0-5999となる。これらの信号を、area(i,j)の領域に対応したイメージ像格納メモリに格納していく。イメージ像格納メモリをimage(i,j)、i(=0-6399)はX方向、i(=0-5999)はi00位置とすると、まず上記1回のスキャンで得られた信号を $image(k \times 10+X,j)$ =sig(k,j)(i00, i100, i100

100411

ついで、図 $\frac{65}{1-5}$ に示すように、Y位置を0に戻し、X位置を $+2\mu$ m移動して (X=1)、同様に測定する。得られた信号を $image(k \times 10+1, j) = sig(k, j)(k=0-63, j=0-5999)$ に格納する。この操作を計10回繰り返すと、image(i, j)のうち



i=0-639, j=0-5999の領域が測定した信号に置き換わる。

1-0-0-1-2-

次に、X位置を $+1260\mu$ m移動して(X=640の位置)、上記動作をさせ、同様に、 $image(k\times10+X,j)=sig(k,j)$ (X=640-649,k=0-63,j=0-5999)に格納する。この動作で、image(i,j)のうち、i=640-1279,j=0-5999の領域が測定した信号に置き換わる。更に、X位置を $+1260\mu$ m移動して(X=1280の位置)、上記測定を繰り返す。これらを繰り返して、X位置がX=5760の位置まで移動し、更に1000回スキャンさせることでimage(i,j)のi=0-6399,j=0-5999の全領域が測定される(area(i,j)よりも領域が広いが必要な分のみ取り出せばよい)。このimage(i,j)を画像化して、モニタに表示等する。

[0.04.6]

本例では、励起スポット、及び各スポットに対応した光検出部を有する。全ての励起スポット強度、光検出部の感度特性が揃っていればよいがそうでない場合、得られる画像に縞模様が発生する。このような場合、各スポット毎の感度特性を補正する機構が必要である。図した強度補正値格納ユニット 2 2を設ける。補正処理を行うには、まず、補正用データを作成する。均一な蛍光強度を有する試料を用意し(又は各スポット位置で均一に発光する光源を配置し)、そのときの強度をスポット毎に測定する。さらに光を遮光したときの強度もスポット毎に測定し、各スポット測定毎のバックグラウンド値back(k)と、基準となる光強度を検出したときの信号強度の値(バックグラウンド値を差し引いた値)の逆数値corr(k)(kはスポットの位置の番号(0 - 6 3))を強度補正値格納ユニット 2 2 に格納しておく。測定された信号sig(k,j)に対して、sig(k,j)=(sig(k,j)-back(k))corr(k)と補正した信号値sig(k,j)を出力することで、スポット間の感度ばらつきを補正することができる。

[0.0.4.4.]

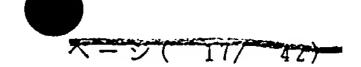
本発明によると、通常の装置は蛍光励起用の照射スポットを1個だけ用いているのに対して、複数(例えば、64個)の蛍光励起用の照射スポットを基板に同時に照射できるため、下記の効果がある。

and the state of t

•	・ 全面積を一定時間で検出する場合に、1照射スポットあたりの照射時間を大き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	くする(本例では64倍)ことができ、蛍光検出感度が向上する。また、1照射	
-	間を同じにすれば、基板の所定の領域全体を測定する時間が短縮でき、高速化が	
<u>:</u>	. 達成できる。特に、検出の分解能を上げる場合、つまり基板上の照射スポットの	
	大きさをより小さくしていく場合、例えば従来10μmの分解能で測定したもの	
	<u>.</u> を 1 μ m ~ 2 μ m の分解能で測定すると 1 0 0 倍~ 2 5 倍の数の照射スポット領	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 域を順次計測する必要があるが、本発明のように複数(64個)の蛍光励起用の	
e & .	. 照射スポットを同時に照射し、蛍光検出することで、高分解能と高速化を達成す	
	<u></u>	
1000	: なお、レーザ光を分割照射すれば分割された個々のレーザ光強度はその分弱く ———	
	なるが、より出力の大きなレーザ装置を使うことでこの問題は容易に解決する。 — <u>·</u>	•••
	•	<u></u>
	<u>. </u>	
•	<u>・</u> ・ ・ ・ ・	
	・ 本発明によれば、DNAプローブアレイ等を高分解能、高速、高感度で測定す ・	
	<u>・</u> ることが可能になる。	
	·	•
•	•	
	•	
•	•	
	$\overline{}$	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

導体レーザから出射した拡散光を丸い平行ビームに マルチビームスプリッタ22に入射する。マルチビームスプリッタ22はピッチ PでK個並び、入射した各ビームを2分し、ピッチP/2の2K個の平行に進む これらのビームは図示された座標のyz軸に に長軸を有する楕円偏光又は直線偏光もしくは円偏光になっている。 10020 ンホールに入射する。 ておりこの接着面が偏光ビームスプリット面になっている。この 結果プリズム232を通過したビームはピッチP/4で4K個のピンホールを有 するピンホールアレイ234の各ピンホールにビームを収束させる。ピンホール アレイはピンホール部以外に載る雑音となる迷光を除去し、DNAチップに雑音

の少ないマルチスポットを照射する役割を持っている。



-[-0-0-2-4-]-

上記のプリズム 2 3 2 を通過する際偏光ビームスプリット面を通過する光は P 偏光 (z に直交する直線偏光)、反射する光は S 偏光 (z 方向の直線偏光) になっている。このためマルチスポットを通過した光の半分は P 偏光、残りの半分は S 偏光になっている。

10025

ピンホールアレイの直後には1/2波長板もしくは1/4波長板がある。1/2波長板は光学軸が上記のPおよびS偏光に対し22.5度傾いている。また1/4波長板の場合には45度傾いている。ピンホール通過後このような波長板を通過した上記PおよびS偏光は1/2波長板の場合には2軸に±45度傾いた直線偏光に、1/4波長板の場合には右および左回りの円偏光になる。

[0026]

上記の波長板235を通過した光は前述の台形貼り合わせプリズム233 (但し台形プリズムの厚さの差は前述の台形貼り合わせプリズム232の半分である)に入射する。このプリズムの台形の底辺である貼り合わせ面は偏光ビームスプリット面になっているため、上記のピンホールアレイおよび波長板を通過した4K個の光は更に2倍に増え、ピッチがP/8で8K個になる。このためあたかも8K個の点光源(2次点光源)がピンホールアレイ234の位置にあるようにプリズム233から光が出射してくる。

10027

このようにしてできた8K個の2次点光源からの光はレンズ24、ミラー25、光量調整器26、波長選択ビームスプリッタ30、高NA対物レンズ3を通過し、DNAチップ5の検出面51にその8K個の点光源像を結ぶ。なお光量調整器26は検出面51にある蛍光体の量の多少に応じて蛍光検出の励起光の光量を調整するためにある。即ち、蛍光体の濃度がDNAチップ或いは蛍光検出サンプル全体に亘り大きいときには駆動源260を駆動し、例えば10%のNDフィルタ262が励起光光路に挿入されるようにする。しかしこのような励起光全ビームの強度を代えることは検出のダイナミックレンジを狭めることにもなるので、個々の励起光マルチスポットの強度を、図示しない光変調器アレーで調整するこ

D00005301A1.el ファイル名

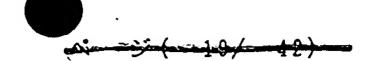
とも可能である。

また例えば2 Nのダイナミックレンジの検出が必要な場合、 しておき、全画面をNDフィルタを交換して2画面検出し、両画面を合成し2N のダイナミックレンジの蛍光画像を検出することも可能である。このように2画 面を検出すれば2倍の時間を要するが、マルチスポットを用いる本発明は従来の 方法に比べ5倍以上の速度で検出することができる。

DNAチップの検出面に照射された8K個の点光源像はプローブDNAにハ イブリダイゼーションされた先端に蛍光体を持つターゲットDNAを照射し、励 起する。

xy方向に一定ピッチで配列している。この各セルにはその配列の番地毎に所望 のDNA断片がガラスに付着されており、プローブDNAとも呼ばれている。こ のプローブDNAは通常各セル内では同じ塩基配列からなるDNAであり、異な るセルでは通常異なるDNAがプローブされている。このように用意されたDN Aチップに検査対象である生物の検体から収集し、精製、増幅した複数種のDN A断片の端に蛍光体を付着させたターゲットDNAサンプル液を流し、ハイブリ ダイゼーションを起こさせる。即ち各セルのプローブDNAの塩基配列に対応す るターゲットDNAが結合、即ちハイブリダイズする。図2のDNAチップは以フノ

セル50年に対し励起光であるマルチスポット2001, 2002, 2003 , ……、20Mはセルピッチの整数倍のピッチで並んでいる。図2の場合この整 数は2である。マルチスポットのビーム径はおよそΔ、マルチスポットのピッチ はNΔで、図2の場合N=10で、1セル当たり5×5の絵素に分割して検出し



ている。このような分割を行うのはセル内に異物等が付着すると、この異物で強い蛍光を発生し検出データに誤差が生じるため、強い蛍光検出強度以上の絵素は異物によるものと判断し、その部分を除いてセル内の平均蛍光強度を求めるためである。

(-0-0-3-2-)

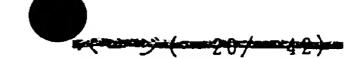
DNAチップを図るのAのごとく×方向に走査し、マルチスポットがセルの右端まで走査すると1絵素 Δ分 y 方向に移動し、再び×方向に走査する。これを繰り返し、N 絵素(図では10絵素)走査し終わると、M N Δ分 y 方向に移動し、上記動作を繰り返し、全セルを走査する。図 y は上記の動作を表したものである。横軸に時間を取り、上のグラフは縦軸に y ステージの移動量、下のグラフは縦軸に x ステージの移動量を示したものである。 x ステージは時間 t s で走査検出し、時間 t t - t s で元の位置に戻る。往路のみで検出を行っている。ステージの精度が十分良好な場合には復路でも検出が可能である。

-[0033]

同時に検出されるM絵素分の蛍光検出は図りに示すように励起光のマルチスポット照射で発生した蛍光を対物レンズ3で受け、対物レンズを透過光した蛍光は波長選択ビームスブリッタ30で、蛍光波長の670nm近傍の光を反射させる。ここで反射した蛍光は検出系に導かれる。即ち、ミラーもしくは波長分離スプリッタである32、34人35及び38と、結像レンズ33を通過し、マルチチャンネルフォトマル101及び102上の受光開口に結像する。各受光開口には励起光のマルチスポットの像とほぼ同程度の径であるピンホールが開いている遮光板が設けられており、このピンホールを通過する蛍光のみが検出され、共焦点検出が行われる。

- [0 0 3 4]

図 上のグラフは図 3 下のグラフの時間軸を拡大したものである。1回の走査に要する時間 t s を更に細かく見ている。図 4 下のグラフは図 4 上のグラフと横軸の時間軸は等しく、縦軸はフォトマル等の微弱光検出器によるフォトンカウント時間のタイミングを示している。このグラフの意味は信号レベルが1の時間フォトンカウントを行っており、0 の時はフォトンカウントを行わない。一区切り



の1の間は1絵素分の信号検出になっている。0になり、次に1が始まると次の 絵素を検出することになる。×方向の1走査の間にL_x個の絵素があるため1絵 素当たりの検出時間はt_s/L_x以下となる。1絵素毎に行うフォトンカウントの 時間はDNAチップのセルの位置に対応している必要がある。従ってフォトンカウントの開始の時間は×ステージの位置測定用測長器の信号に基づいて信号を作る。

(0005)

1 絵素のフォトンカウント終了時刻をステージの位置測長器の情報に基づいて決定すると、ステージが一様に動かないとき、フォトンカウント時間が絵素毎にばらついてしまう。そのため、終了の時間は開始の時間から一定の時間後になるようにする必要がある。このため高周波(周波数 ν r)のバルス発生器のパルスを計数し、フォトンカウントスタートから計数し、一定のバルス数 N r になったらフォトンカウントを終了するようにする。即ちどの絵素についても N r r を がの時間に亘りフォトンカウントを行う。図 の制御回路 1 は上記の動作を制御する系であり、12はPC (パーソナルコンピュータ)であり、ここで総ての動きのコントロールを行っている。13は上記のステージ の 制御、駆動信号を発生し、またステージ 4 の位置情報を測長器から取り込んでいる。

{0036}

TO 0375

図 8 は検出蛍光強度が大きい場合の例である。フォトマル検出信号 S_{PM} とコンパレータ後の信号 S_{PC} を示している。フォトンパルスが高頻度で検出されるため一部分で2つ以上のパルスが重なって検出されている。このためコンパレート後の信号の幅が広いものが現れている。 S_{PC} は信号 S_{PC} の時刻 A と時刻 B の間の時間を拡大した図である。検出信号が前後に重なって検出されるとコンパレート後の信号はパルスの幅が広くなる。この結果コンパレート後のパルス数を単純に数えたのでは誤差が大きくなる。そこで図 A の A を A で A

[-0-0-9-8-]---

しかしDNA検査で要求される更に広いダイナミックレンジを実現するには、上記の方法では不十分である。即ちDNA検査では1絵素を検出する時間内で数フォトンパルスから10数万パルスまでのダイナミックレンジが要求されている。ところがフォトン検出パルスの幅は数十nsであるため、総てのダイナミックレンジをフォトンパルスカウントで行おうとすると、1絵素当たりに要する時間は数十ns×10数万=数msec必要になる。

100391

マルチスポット励起光の数が64としても、絵素数が6000×6000あると、30分近く検出にかかることになる。

図 はこの問題を解決する実施例である。101のマルチチャンネルフォトマルの出力信号をアナログスイッチ1Aに入力する。PC1のによりアナログスイッチの初期状態はB即ちフォトンカウント回路1Bに接続されている。このことは蛍光検出を絵素毎に行うとき、先ずフォトンカウントを行うことを意味する。図 77A、77B 図 8 はフォトンカウント信号の経時変化を表しており (**) 及び (**) は蛍光が非常に小さく、フォトンカウント検出で蛍光強度を求める場合である。

2-32(-22/-42)

ファイル名 = D00005301A1.el

[0041]

図 NG はフォトマル検出したフォトンバルス信号をコンバレータで2値化したバルス信号 S PCである。 C b)は C のバルス信号のバルス数を計数した計数信号NSPCである。この計数信号NSPCが計数開始後 C ないままの状態でフォトンカウントを継続し、1絵素分の蛍光検出時間 C C

70.C, 79.D, 70.E 図8-(e) は蛍光が大きくなりフォトンカウントを行うと不都合を生じる場合である。即ち2個以上のフォトンカウントバルスが同時或いは一部重なつりこってしまうような場合である。この場合コンバレータ後のバルス信号 S_{PC} は図9 の様に一部重なったバルスは幅広くなる。図9 (d) は 9.0 のバルス信号の計数信号 N_{PC} である。 N_{PC} は α (t_{S} / L_{X}) の時点で閾値 N_{0} を越えており、フォトンカウントによる蛍光検出に適さないことが分かる。この時点で図のアナログスイッチを C に接続し、回路 1 C によりアナログ的にフォトマル信号を積分する。このように各絵素毎にフォトンカウントで検出するかアナログ積分で検出するかを判断し、最適な方法をその都度選んで検出していく。

TOO 4 3 7 77 C 2 77 77 C 2

D00005301A1.el

アナログ検出に切り替えられれば、回路1Cにより切り替えられた時点をスタ を起点(仮にこの時刻を時刻 0 とする)にして時刻 α (t_{s} / L_{χ})から積分を開 始し、フォトンカウントの場合同様に時刻t_s/L_x-Δtまで積分を行い、この 時点で積分値を回路1CでAD変換する。AD変換されたディジタル情報1C0 1は回路10~に送られる。蛍光強度が弱い場合にはフォトンカウントを継続し 、時刻 O から時刻 t s / L x - Δ t 間での間のフォトンカウント信号が計数され、 このディジタル情報1B01も回路100に送られる。マルチチャンネルのフォ トマル10~の各チャンネルから上記のようにして回路100に並列的に転送さ れたフォトンカウントディジタル信号及びアナログ積分ディジタル信号の結果を パソコンPCである11に転送する。各チャンネルでの検出がフォトンカウント かアナログ積分かは前記のように時刻 α (t_s/L_x)の時点で分かっているので 、PC1 Vで検出に適した方を各くチャンネル毎に選択し採用する。即ち図 1 С 0 1 、 1 С 0 2 … … にはこの選択信号も同時に送られている。

なお上記の実施例ではフォトンカウントを選択するかアナログ積分を選択する かを時刻α(t_x/L_x)で判断しているが、検出の初めから同時に両方式で並列 に検出しておき、(t_s/L_x) - Δ t 後に選択を行っても良い。

78A アナログ積分検出を実行するときの、積分信号の変化を図9(α)に示す。ア ナログ積分検出をスタートする時刻 α (t_s/L_x)から時刻 t_s/L_x $-\Delta$ t の間 で蛍光検出光の強度の大きさに比例した傾きで積分値が大きくなり、時刻t。/ Lχ-Δtにおける積分値がサンプルホールドされ、AD変換される。こ父のよ うなアナログ検出により2桁近いダイナミックレンジに亘る信号強度変化を捕ら えることが可能になる。

更に強い蛍光検出の範囲に亘り検出を可能にする方法を図 明する。時刻t_s/L_x-Δtに至る前に積分値が飽和しているので、この時刻で

検出することはできない。しかし、図 $\frac{c_{-}(d_{-})}{c_{-}(d_{-})}$ で用いている髙周波パルス信号 S_{hc} を用いて積分をスタートさせた時刻 α (t_s / L_x)から飽和する時刻 t_F までの時間(t_F - α (t_s / L_x))を計数すれば飽和値 I_F が予め分かっているので、この検出強度 I が次式で求まる

 $I=I_F\cdot ((1-\alpha) t_s/L_x-\Delta t)/(t_F-\alpha (t_s/L_x))$ このように積分開始から飽和時間までを計測することにより更に 1 桁近くダイナミックレンジを広げることが可能になる。

[0048]

このような飽和の時刻を計数するには図》に示すアナログ積分回路に以下の機能を追加すればよい。即ち、1 Cの積分回路の積分信号を第1 の入力とし、予め決めておいた飽和値に相当する信号レベルを第2の入力としてコンパレータ回路に入力することにより、その信号出力の結果の変化から計数終了とすることにより可能である。

以上説明したようにマルチチャンネルフォトマル101及び102で検出される蛍光は64チャンネル並列に検出され100で並列に入力された信号を時系列的な信号に変換しPC11に転送する。図1の×ステージを走査し、図2に示すようにy方向に並ぶ64絵素を同時に、かつ×方向は順次検出していく。図1の×ソステージ4にはそれぞれ図示されていない光学的な測長器が付いており、×及びソステージの移動量が測定される。DNAチップの蛍光検出絵素の寸法△×及び△yは例えばそれぞれ2μmであるとする。各絵素の測定の開始は×ステージの測長器が2μm移動を計測する時点から始まる。

-[-0-0-5-0-]

本発明のマルチスポット蛍光検出或いはマルチスポットDNA検査の具体的な 実施例を以下に説明する。×方向は走査の動作、y方向は×の1走査毎に1絵素 分シフトする動作、更に×は10走査毎にy方向に大きくシフトし、これを繰り 返すことにより、2次元的に検出或いは検査を行う。

[005]

×方向の走査で計測開始のステージ位置測長信号を検出すると、先ずフォトン

D00005301A1.el ファイル名 =

カウントの計数を開始する。×方向の検出絵素数L_xが6400、絵素ピッチが 2μ mとし、この 2μ m を走査する時間 t_s を $6 0 \mu$ secとする。フォトマルが 1フォトンを受光し、発生するパルスの幅は30nsec程度であるので1絵素をス ポットが通過する時間 6 0 μ secのうち 4 0 μ secの間フォトンカウントを行う場 合、数百~千のフォトンをフォトンカウント法で計数することが可能になる。こ れ以上の強度の信号に対してはパルス信号が繋がってしまうためアナログ積分検 出を行う。このアナログ検出のダイナミックレンジはおよそ百程度ある。従って フォトンカウントとアナログ積分を上記の方法で切り替えて併用すればおよそ1 万のダイナミックレンジが得られる。

[0052]

で説明したアナログ積分が飽和する時間から検出強度を求め る方法を併用すると更に1桁ダイナミックレンジを拡げることが可能になる。こ の結果およそ2の16乗、即ち65536の広いダイナミックレンジに亘り、即 ち40μsecで数フォトンの微弱な検出光から10万フォトンに達する強い検出 光まで短時間で検出可能になる。

以上説明した蛍光強度がフォトンカウントの領域、アナログ積分の領域、及び アナログ積分飽和時間検出領域と3つの領域からなる時、それぞれの境界はスム ーズに繋がるようにするため、事前に境界領域に相当する強度の検出光を用いて キャリブレーションを行う。

の実施例ではフォトンカウントとアナログ積分を時間分割して検出し ているが、常時両方を行い、蛍光検出の強度に応じて採用する信号を選択するこ とも可能である。

上記の検出方式の切り替えは蛍光検出に限られたものではなく、一般に1絵素 当たりの検出時間Tpが短く限られている場合に有効である。即ちTpとフォト ン検出パルス時間幅Δtの比Nrが要求される検出のダイナミックレンジNdに 比べ小さいとき、即ち

.)

ファイル名 = D00005301A1.el

 $T p / \Delta t = N r < N d$

の時徴弱なフォトンカウント領域からフォトンカウントでは計数不可能な強い光まで広い範囲で検出が可能になる。

60μsec/1絵素のスピードで×方向に6000絵素分走査し、この際y方向に10絵素とばしで同時に64絵素検出しているため、360msecかけて1 走査が終了した時点で384000絵素が上記の広いダイナミックレンジで検出されている。1走査が終了するとy方向にステージを1絵素即ち2μm動かし隣の絵素ラインを同様にして検出する。この動作を10回繰り返し、640×600絵素の検出を行う。ステージの戻りに要する加減速の時間を加えても、4から5秒で上記の絵素数の検出が終わる。

1005

次に y 方向に 6 4 0 絵素分 2 μ m × 6 4 0 = 1. 2 8 m m と大きく移動し、上記の動作を繰り返す。この大きな移動を 1 0 回繰り返せば 6 4 0 0 × 6 0 0 0 絵素が約 4 0 ~ 5 0 秒で検出されることになる。即ち 2 μ m の解像度で 6 0 0 0 × 6 0 0 0 絵素の像をダイナミックレンジが 2 の 1 6 乗で、最小検出強度が数フォトンの蛍光検出や微弱光検出が 1 分以内で実現する。

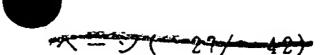
100581

上記の実施例では1絵素当たりに要求される検出時間が短い場合であるが、1桁以上大きく、かつ同じように2の16乗のダイナミックレンジが必要な場合に 78B は図りの(b) に示す飽和時間を検出する方法は必要でなくなる。またフォトマルのフォトン検出パルスの幅が更に短くできればフォトンカウントのみ、或いはフォトンカウントとアナログ積分検出の組み合わせで検出できる。

[0059]

DNA検査特にDNAチップを用いるDNA検査を集団検診等の多数のサンプルを扱う用途に適用しようとすると高感度、高分解能、広ダイナミックレンジでかつ高速の検査装置を実現することが重要になる。上記の実施例で説明したマルチスポットもしくはシート状ピームを用いて、同時に複数の絵素を蛍光検出し、励起光とサンプルの相対位置を走査により変化させ次々と蛍光検出していくこと

出願書類



ファイル名 = D00005301A1.el

によりこれが可能になった。

100601

6000×6000の絵素を64(M=64)絵素同時に検出することにより、(300マイクロ秒/絵素)以下の時間で検出することで、即ち平均絵素検出時間が(300マイクロ秒/M)以下で検出することができるようになり、一サンプル当たり3分以下で検出が可能になった。従来上記の絵素数の蛍光像を検出するのに10分以上要していたので高速検査の需要に応えうる。更にフォトンカウントとアナログ積分を併用することにより50マイクロ秒/絵素の時間で検出可能になるり、1分以下で検出可能になる。

0-0-0-1-

更に、上記のマルチスポットを用いる蛍光検出でサンプル上のマルチスポットを用いる蛍光検出でサンプル上のマルチスポット 径を小さくすることにより、多数のMの直径が3μmより小さく0.3μmより からなるマルチスポット励起光、又は絞り込み幅が3μmより小さく0.3μmより大きいシート状の励起光を照射する。これにより得られる各マルチスポットまたはシート状の照射位置からの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像を複数の微弱光検出素子で検出する。各検出素子から得られる信号を個別に記憶し、上記マルチスポット光またはシート状励起光とサンプルとの位置を相対的に変化させ、上記信号を順次記憶して行く、このようにすればサンプル上の所望の範囲に亘り信号が記憶収集でき、収集データから蛍光画像を構成することによりDNAを検査することが可能になる。このような方法を用いると、検出像の分解能が高くなる。この高い分解能を用いれば例えばサンプルとして所望のターゲットDNAに蛍光を付加しておき、細胞中の1本鎖DNAのうち対応するDNAにハイブリダイズさせることにより細胞中の目標とするDNAを蛍光像として検出することができ、細胞のDNA検査が可能になる

10062

図上のは本発明の蛍光検出の実施例図であり、特にDNA検査に有効な蛍光検出の実施例である。図2と同一番号は同一物を表す。図2で示された10絵素おきに照射するマルチスポット光に代え、シート状の励起光2000を用いている

。励起光の照射で得られる蛍光は図 の光学系同様にして励起光から分離して1次元のフォトマルアレイ、或いは超高感度1次元センサで検出される。シート状のビームでの励起は例えば隣り合う1次元方向の50絵素に亘り同時に行われ、1次元の高感度センサで同時に検出される。y方向に長いシート状のビームに直交するx方向例えば500画素分にスキャンすることにより、50×500絵素分の蛍光像が得られる。次にy方向に50絵素分移動し、上記の1走査を行う。これを10回繰り返せば、最終的には500×500絵素の蛍光画像が得られる。本実施例では孤立した、或いは隔たって分離したスポット光を照射する前記の実施例に比べ若干背景ノイズが大きくなるが、2次元平面的に大きく照射する場合に比べ、ノイズが小さい蛍光検出を行うことが可能である。フォトマル又は超高感度1次元センサから得られる信号は微弱光であるのでフォトンカウント検出を行う。

(0063)

光発生方法を示す実施例である。レーザ2 7 はレーザ媒体が封入されたレーザチューブ2 7 1 の両端はブリュースタ角の窓があり、ここから出たレーザ光は両端にある1 0 0 %反射ミラー2 7 2 及び2 7 3 で折り返される。この共振器ミラーの間を往復するレーザ光は通常レーザの共振器内の光エネルギーから出射窓を脱げて共振器が外に取り出されるビームのエネルギーの1 0 倍以上になってを脱げて共振機内にマルチスポット又はシートビーム発生ホログラム板2 7 0 を挿入すると、ホログラム2 7 0 1 はマルチスポット、またはシート状ビームが発生するように予め作られているため、図に示すようにレンズ2 7 4 を介してマルチスポット2 7 0 2 が再生される。なおホログラムに照射したレーザ光は約1 0 %の過し、共振器内を往復する。このマルチスポットは図が光としてマスク状の回折効率でマルチスポット像を形成する。残りの光で説明したマスク状の同が、共振器内を往復する。このマルチスポットは図が発生したマスク状の上であるため、リスプレーである。この結果でマルチスポット光と全く同一のスポットを照射することが可能になる。この結果従来のレーザ出射光路中にホログラムを配置する場合に比べ、1 0 倍近い強度のマルチスポット光もしくはシート状ビームが得られ、高速高感

•	
•	<u>・・</u> 度の蛍光検出、並びにDNA検査を行うことが可能になる。
	[0064] .
 .	上記の実施例では励起光として1つの波長の場合について説明したが、本発明
·	は励起光として2波長、或いは3波長以上を励起光として用いる場合にも効果を
•	発揮する。この場合には、従来複数波長で検出しようとすると非常に長い時間を
•	要してしまうが、本発明のマルチスポット光を用いてフォトンカウント検出を行
•	えば髙感度、高速に検出することができる。
•	•
•	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	
	•
•	•
•	•
	•
<u> </u>	
•	
<u> </u>	
4	
	\
	•
<u> </u>	•
•	•
•	

D99007021A1. el

[書類名]

【特許請求の範囲】 We claim:

▼請求項1→複数の種類からなる所望のDNA断片を予め決められた一定の 規則に基づき配列した微小エリアである複数Lのセルから構成されているDNA チップに、検査対象であるDNAから前処理により作成したDNA断片に所望の 蛍光体を付加したターゲットをハイブリダイゼーションした被検査DNAチップ に所望の波長からなる励起光を照射し、得られる蛍光を分析するDNA検査方法 おいて、上記各セルの寸法D以下のスポット径dである複数Mのマルチスポット 励起光を互いに異なる位置に蛍光減衰時間以上の時間△tに亘り対物レンズを用 いて同時に照射し、得られる蛍光を蛍光検出光路に導き、上記DNAチップへの マルチスポット励起光により発生した各マルチスポット光からの蛍光を分離して 検出し、蛍光の位置と強度から被検査DNAチップの検査を行うDNA検査方法

複数Mの励起光スポットは1次元もしくは2次元状に一定ピッ チで直線上に配列していることを特徴とする請求項1記載のDNA検査方法。

上記スポット径は上記セル寸法の整数Nに対しほほ1/Nであ ることを特徴とする讃求項1記載のDNA検査方法。

41 上記Nを2以上にしセルを複数の部分に分割し、1セル内にあ るN²個のデータの内有意なデータのみを選択し、処理することにより正確な検 査を行うことを特徴とする請求項3記載のDNA検査方法。

【請求項5】DNAチップの全検査対象サンプル点数LN²に対し、LN² 〔○○)秒以内の時間で蛍光検出することを特徴とする請求項1页至 何れかに記載の D N A 検査方法

【書表項6】上記DNAチップへの複数Mの照射スポットはスポット径d、 整数kに対しほぼkdの間隔を持って直線上に配列し、当該スポットアレイを上 記Δt時間照射後、ほぼdだけアレイ方向に移動し、Δt時間照射することを順 次k回繰り返すことにより、アレイ方向にkM個のスポット位置に亘り検査を行 い、かつDNAチップと対物レンズを少なくともアレイと直角方向に、相対的に





ファイル名 = D99007021A1.el

移動することによりDNAチップの所望の2次元領域を検査することを特徴とする請求項1記載のDNA検査方法。

「特求項71」上記整数 k は 2 以上であることを特徴とする請求項 6 記載の D N A 検査方法。

【請求項8】上記整数 k は 5 以上であることを特徴とする請求項 6 記載の D

NA 検査方法。

【請求項10】上記蛍光検出偏向手段は励起光を透過させ、蛍光を反射させる波長選択ビームスブリッタで構成されていることを特徴とする請求項を記載のDNA検査方法。

【請求項11】励起光路から分離された蛍光検出光路内に蛍光のみを透過し励起光を遮光するフィルタを有することを特徴とする請求項1項記載のDNA検査方法。

【請求項12】上記M個のマルチ励起スポット光が上記対物レンズの瞳上でほぼ同一位置Aを通過し、DNAチップで正反射した当該励起光が対物レンズの瞳上の位置B'に達するように構成し、当該対物レンズの瞳上にあるB'の位置、もしくは蛍光検出光路内にあり上記対物レンズの瞳と共役な面上のB'の像位置、に反射励起光を遮光する手段を具備したことを特徴とする請求項1記載のDNA検査方法。

【請求項13】上記M個のマルチ励起スポット光が上記対物レンズの瞳上でほぼ同一位置Aを通過し、DNAチップで正反射した当該励起光が対物レンズの瞳上の上記Aとは異なる位置Bを通過するように構成し、当該対物レンズの瞳もしくは、蛍光検出光路内で対物レンズの瞳と共役な位置にBを中心に所望の径の反射励起光を遮光する部材を配置することを特徴とする請求項1記載のDNA検査方法。

M

ファイル名 = D99007021A1.el

(特求項14) 上記反射励起光は正反射励起光であり、DNAチップ内の異物から散乱した励起光を上記遮光手段又は遮光部材外から取り出し、更に上記蛍光検出光路から分岐し、DNAチップの照射スポットと共役な位置で撮像し、当該撮像情報を用いて、上記マルチスポット励起光により発生した各マルチスポット光からの蛍光を分離して検出した情報を補正することを特徴とする請求項12または13の何れかに記載のDNA検査方法。

【請求項15】上記M個のマルチ励起スポット光は複数のレーザ光源により 形成したことを特徴とする請求項1記載のDNA検査方法。

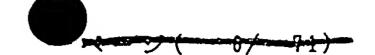
【請求項16】上記複数のレーザ光源より出射した光を光ファイバに導入し、M個の所望のピッチで整列した当該光ファイバの出射端から出射することによりM個のマルチ励起スポット光を得ることを特徴とする請求項19記載のDNA検査方法。

上【請求項17】上記マルチスポット励起光により発生した各マルチスポット 光からの蛍光を分離して検出する手段は超高感度のN x × N y 画素数からなる 2 次元撮像装置であり、スポット径 d の励起光を n x 、 n y を整数とし、 x 方向に n x d、 y 方向に n y d のピッチで N x N y スポット同時に照射し、得られる N x N y 画素数からなる蛍光スポット像を該超高感度 2 次元撮像装置で検出し、 D N A 検出装置と D N A テップをピッチ d で相対的に x y 方向に n x n y ステップ移動することにより D N A チップの所望の領域を検出することを特徴とする諸求項1記載の D N A 検出方法。

(請求項18) 上記励起光は複数の異なる波長からなり、複数の蛍光体を付加した異なるターゲットを分離して検出することを特徴とする請求項1記載のDNA検査方法。

日請求項191/上記複数の波長からなる励起光を同時に照射し、複数の蛍光体を付加した異なるターゲットを分離して同時に検出することを特徴とする請求項18記載のDNA検査方法。

(請求項20) 上記被検査DNAチップの所望の蛍光体を付加したターゲットをハイブリダイゼーションした検査面上に、上記励起スポット光の近傍に第2の光を斜め入射させ、該検査面で反射した光の位置を検出することにより、焦点



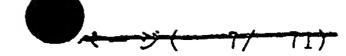
検出し、この情報に基づき検査面と上記対物レンズの相対距離を制御することにより焦点合わせを行うことを特徴とする請求項1記載のDNA検査方法。

(請求項22) 上記マルチスポット励起光発生光学系は1次元もしくは2次元状に一定ピッチで直線上に配列している複数Mの励起光スポットを同時に発生することを特徴とする請求項21記載のDNA検査装置。

【語求項28】上記スポット径は上記セル寸法Dの整数Nに対しほぼ1/Nであることを特徴とする請求項21記載のDNA検査装置。

【請求項24】上記Nを2以上にしセルを複数の部分に分割し、1セル内にある N^2 個のデータの内有意なデータのみを選択し、処理する上記制御系を有することを特徴とする請求項22又は23の何れかに記載のDNA検査装置。

(請求項26) 上記蛍光検出手段は上記DNAチップへの複数Mの照射スポットと共役な関係にある面上に形成されるスポット像の径とほぼ同程度の有効径を有するM個の受光開口有することを特徴とする請求項21記載のDNA検査装



ファイル名 = D99007021A1.el

層

【請求項27】上記照射スポット像とほぼ同程度の有効径を有するM個の受 光開口は光ファイバ受光端であり、数ファイバの出射端より出射する光を分離し て検出する蛍光検出手段であることを特徴とする請求項26記載のDNA検査装

(請求項28) 上記DNAチップへの複数Mの照射スポットはスポット径 d 、整数 k に対しほぼ k d の間隔を持って直線上に配列し、当該スポットアレイを上記 Δ t 時間照射後、ほぼ d だけアレイ方向に移動し、 Δ t 時間照射することを順次 k 回繰り返すことにより、アレイ方向に k M 個のスポット位置に亘り検査を行い、かつDNAチップと上記対物レンズを少なくともアレイと直角方向に、相対的に移動することによりDNAチップの所望の 2 次元領域を検査する上記制御系を有することを特徴とする請求項 2-1 記載のDNA検査装置。

【請求項29】上記スポットアレイの移動は音響光偏向器を用いて行うことを特徴とする請求項28記載のDNA検査装置。

【請求項30】上記整数 k は 2 以上であることを特徴とする請求項28記載

【請求項3-1】上記整数 k は 5 以上であることを特徴とする請求項 2 8 記載

のDNA検査装置

のDNA検査装置

(情求項3-2) 上記スポットアレイはマイクロレンズアレイで形成すること 12 を特徴とする請求項21、28次は29の何にかに記載のDNA検査装置。

(請求項3-3) 上記スポットアレイはホログラムで形成することを特徴とす 12 る請求項21、28又は20の何れかに記載のDNA検査装置。

【請求項34】上記スポットアレイのアレイ方向の移動と同期させ、励起光により生じた蛍光が上記受光開口上のほぼ同一箇所に来るよう構成された偏向手段を具備した請求項2-1記載のDNA検査装置。

(請求項35)上記偏向手段は励起光を透過させ、蛍光を反射させる波長選択ビームスプリッタで構成されていることを特徴とする請求項34記載のDNA検査装置。

れたマルチスポット光を励起光として蛍光体を付加したDNAを含む被観測物体に投射し、該投射により被検査物体で発生した蛍光を前記被検査物体で反射した前記励起光から分離し、前記投射スポットで発生する蛍光が結像する位置に検出器を配置することにより各マルチスポット光を投射した位置で発生した蛍光を検出し、該蛍光を検出した位置と検出信号強度の情報からDNAを検査することを特徴とするDNA検査方法。

(請求項18)

請求項 から13の何れかに記載のマルチスポット光形成方法を用いて形成されたマルチスポット光を励起光として蛍光体を付加したDNAを含む被検査物体に投射し、該投射により前記被検査物体で発生した蛍光を前記被検査物体で反射した前記励起光から分離し、該蛍光を該蛍光が結像する位置に配置した複数の開口部を通過せしめ、各開口部を通過した蛍光を個別に検出することにより前記マルチスポット光を投射した位置の蛍光強度を検出することを特徴とするDNA検査方法。

\[請求項 1/9]

上記蛍光を励起光から分離する方法は、波長分離ビームスプリッタを用いると共に、各マルチスポット光による励起で発生する蛍光が結像光学系から結像位置に至る各スポットからの蛍光の主光線が互いに平行となるテレセントリック結像光学系にし、該結像光学系と結像位置の間に干渉フィルタ又は及び波長分離ビームスプリッタを挿入する方法であることを特徴とする請求項/1-7 または、1-8 に記載の D-N-A 検査方法。

4請求項²0)

レーザ光源から発射したレーザビームを分岐させて8以上のビームを形成し、 該分岐させて形成した8以上のビームをDNAチップの検査面に照射し、該照射 により前記DNAチップから発生する蛍光を前記8以上に分岐して照射したそれ ぞれのビームに対応させ該ビームの反射光から分離して検出し、該それぞれのビ ームに対応させて検出した蛍光の情報に基づいてDNAチップを検査することを 特徴とするDNA検査方法。

•		
•	L(請求項2/1)	
	レーザ光源から発射したレーザビームを強度がほぼ等しい複数のビームに分岐 	
•	し、該分岐した複数のビームの像をDNAチップの検査面上に投影し、該投影さ	
	れた複数のビームの像により前記DNAチップから発生する蛍光の像を撮像し、	
•	該撮像した蛍光の像の情報に基づいてDNAチップを検査することを特徴とする 	
•	DNA検査方法。 	
•	前記DNAチップと前記ビームとを、2次元的に相対的に移動させながら前記	
•	ビームを前記DNAチップに照射して前記DNAチップを検査することを特徴と ————————————————————————————————————	<u></u>
	する請求項20又は21に記載のDNA検査方法。	
	L[請求項23]	
The state of the s	前記分岐させたビームを2次元的に配置して前記DNAチップに照射すること 19 /	
	を特徴とする請求項 20又は21 に記載のDNA検査方法。	
= -	•	
	•	
	•	
•	•	
•		
•	•	
•		
•	•	
•	•	
<u> </u>	<u>•</u>	
	•	
•		

【請求資本】

上記マルチスポットまたはシート状の励起光と対象物の相対位置変化は対象物面内方向と対象物体面に垂直な方向の計3方向の内少なくとも1方向とすることにより、2次元又は3次元の蛍光画像を検出することを特徴とする請求項入またはとに記載の蛍光画像検出方法。

くる リ語求項5)

上記マルチスポット励起光またはシート状励起光と対象物の相対位置変化を行い、1絵素分の移動をおこなう周期Tdを上記フォトンカウント信号の単独フォトン検出時のパルス幅Δt0で割った値に1以下の所望の係数αを掛けた値以上に上記フォトンカウント数Npmが達していることを判断基準にして、上記マルチスポット励起光またはシート状励起光の強度を変化せしめるか、蛍光検出強度が小さくなるようにすることを特徴とする請求項1または2に記載の蛍光画像検出方法。

【請求項6】

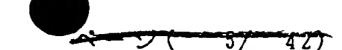
上記マルチスポット光またはシート状励起光は2波長以上の多色光であることを特徴とする請求項しまたは2に記載の蛍光画像検出方法。

【請求項号】

上記フォトンパルス信号がハイレベルにある時間を上記相対的な位置変化に伴う1絵素分の検出時間Td以内の時間βTdに亘り加算計測した値Th′が1以下の所定のγに対し、Th′≧γβTdの条件を満たすとき、上記検出素子の出力信号をアナログ的に積分する回路で積算した信号を用いることにより強い蛍光信号に対しても検出可能にする請求項入または2に記載の蛍光画像検出方法。

【請求項8】

蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光を検出するDNA検査方法において、上記サンプルに多数Mの微小なスポットからなるマルチスポット励起光を照射することにより得られる各マルチスポットからの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出され



たフォトンカウント数Npmを個別に記憶し、上記マルチスポット光と該サンプルとの位置を相対的に変化せしめて上記各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行き、上記サンプル上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成し、DNA検査することを特徴とするDNA検査方法。

23.

蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光を検出するDNA検査方法において、上記サンプルにシート状の励起光を照射することにより得られる長細い形状を有する照射領域からの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像をフォトンカウント可能な複数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子から得られるフォトン信号をそれぞれ個別にフォトンカウントし、各検出素子で検出されたフォトンカウント数Npmを個別に記憶し、上記シート状励起光による細長い形状を有する照射領域と該サンプルとの位置を相対的に変化せしめて上記各検出器のフォトンカウント数を順次記憶して行き、上記サンプル上の所望の範囲に亘りフォトンカウント数データを記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成し、DNA検査することを特徴とするDNA検査方法。

4請求項10

上記サンプルはDNAチップであることを特徴とする請求項をまたほどに記載

の D N A 検査方法。 , 94 ,

₹ 【請求項 1 1 】

上記DNAサンブルに照射されるマルチスポット励起光又はシート状の励起光の最小絞り径となる位置にある物体面からの蛍光像の合焦点位置にマルチスポット又はシート状の励起光像のみを通過せしめるマルチスポット開口または細長い開口を配置し、共焦点検出することを特徴とする請求項&または&に記載のDNA 株本方法

【請求項1·2】 √ 請求項1·2〕

上記Mは10以上であることを特徴とする請求項を記載のDNA検査方法。

类頁

ファイル名 = D00005301A1.el

4請求項13Y

上記Mは50以上であることを特徴とする請求項上2/記載のDNA検査方法。 26 【請求項14】

上記マルチスポットは1又は2次元の直線上に配列していることを特徴とする フ2 請求項8記載のDNA検査方法。

りと い【請求項 I 5 】

上記マルチスポット光またはシート状励起光とDNAサンブルとの1絵素分の相対位置変化を行う周期下dを上記フォトンカウンド信号の単独フォトン検出時のパルス幅 Δ t Oで割った値に1以下の重要の係数 α を掛けた値以上に上記フォトンカウント数Npmが達していることを判断基準にして、上記マルチスポット励起光またはシート状励起光の強度を変化せしめるか、蛍光検出強度が小さくなるようにすることを特徴とする請求項 8 または 9 に項記載のDNA検査方法。

上記マルチスポット光またはシート状励起光は2波長以上の多色光であること 22 を特徴とする請求項8年とは※に記載のDNA検査方法。

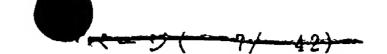
↓ 【請求項17】

以請求項1

上記フォトンバルス信号がハイレベルにある時間を1絵素分の検出時間Td以内の時間βTdに亘り加算計測した値Th'が1以下の所定のγに対し、Th'
≥γβTdの条件を満たすとき、上記検出素子の出力信号をアナログ的に積分する回路で積算した信号を用いることにより強い蛍光信号に対しても検出可能にす
92
る請求項8または9に記載のDNA検査方法。

蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光を検出するDNA検査方法において、多数Mの微小なスポットからなるマルチスポット励起光又はシート状の励起光を照射することにより得られる各マルチスポットまたはシート状の照射位置からの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像を複数Mの微弱光検出素子で平均絵素検出時間が(300マイクロ秒/M)以下で検出し、各検出素子から得られる信号を個別に記憶し、上記マルチスポット光またはシート状励起光と該サンプルとの位置を





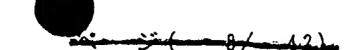
相対的に変化せしめて上記信号を順次記憶して行き、上記サンプル上の所望の範囲に亘り上記信号を記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成し、DNAを検査することを特徴とするDNA検査方法。

【請求項19】

蛍光分子を付加したDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルに励起光を照射し、蛍光を検出するDNA検査方法において、多数Mの直径が又は絞り込み幅が3μmより小さく0.3μmより大きい微小なスポットからなるマルチスポット励起光、3μmより小さく0.3μmより大きい幅を有するシート状の励起光を照射することにより得られる各マルチスポットまたはシート状の照射位置からの蛍光を励起光から分離し、該サンプルから発する蛍光像を複数の微弱光検出素子で検出し、各検出素子から得られる信号を個別に記憶し、上記マルチスポット光またはシート状励起光と該サンプルとの位置を相対的に変化せしめて上記信号を順次記憶して行き、上記サンプル上の所望の範囲に亘り上記信号を記憶収集し、当該収集データから蛍光画像を構成することによりDNAを検査することを特徴とするDNA検査方法。

3.0 【請求項20】

励起光源と、蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルを保持する機構と、該光源から出射する光を径がすで複数Mのマルチスポット励起光として該サンプル上に同時に発生させるマルチスポット励起光発生光学系と、当該マルチスポット励起光を該サンプル上のDNA断片に付加した蛍光物体に同時に上記寸法すで照射せしめる対物レンズと、得られる蛍光を当該対物レンズを介して蛍光検出光路に導くビームスプリッタと、上記マルチスポット励起光により発生した各マルチスポット光からの蛍光を分離して検出する蛍光検出手段と、当該蛍光検出手段で得られた各マルチスポット光からの蛍光のフォトンパルス信号を個別にフォトンカウントする回路からなるフォトンカウント手段と、該サンプルの所望の領域に亘りマルチスポット光を照射し蛍光検出するように上記マルチスポット光の位置とサンプルの位置を相対的に変化せしめる駆動手段と、当該駆動手段並びにフォトンカウント位置情報を保存する手段と、





該フォトンカウント情報とフォトンカウント位置情報から被検査サンプルのDNA情報を求める手段とからなるDNA検査装置。

3/

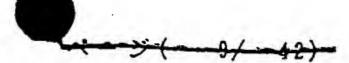
励起光源と、蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルを保持する機構と、該光源から出射する光を長径D、短径dのシート状の励起光を該サンプル上に発生せしめるシート状励起光発生光学系と、当該シート状励起光をサンプル上のDNA断片に付加した蛍光物体に短径が上記寸法dになるように照射せしめる対物レンズと、得られる蛍光を当該対物レンズを介して蛍光検出光路に導くビームスプリッタと、上記シート状の励起光により発生したシート状の光からの蛍光を分離して検出する蛍光検出手段と、当該蛍光検出手段で得られたシート状の光からの蛍光のフォトンパルス信号を個別にフォトンカウントする回路からなるフォトンカウント手段と、該サンプルの所望の領域に亘りシート状の光を照射し蛍光検出するように上記シート状の光の位置とサンプルの位置を相対的に変化せしめる駆動手段と、該取動手段並びにフォトンカウント手段により検出されたサンプルの所望領域のフォトンカウント情報とフォトンカウント位置情報を保存する手段と、該フォトンカウント情報とフォトンカウント位置情報から被検査サンプルのDNA情報を求める手段とからなるDNA検査装

105 (請求項22)

上記DNAテップに照射されるマルチスポット励起光またはシート状励起光の最小絞り径dとなる位置にある物体面からの上記対物レンズによる蛍光像の合焦点位置にマルチスポット像又はシート像のみを通過せしめるマルチスポット開口を配置し、共焦点検出することを特徴とする請求項2-Qまたは2-1 に記載のDN 103 104

32 以請求項23]

上記Mは10以上であることを特徴とする請求項20記載のDNA検査装置。 33 【請求項24】



108 【請求項25】

上記マルチスポット光またはシート状励起光とDNAチップの相対位置変化を行う周期Tdを上記フォトンカウント信号の単独フォトン検出時のパルス幅Δt 〇で割った値に1以下の所望の係数αを掛けた値以上に上記フォトンカウント数 Npmが達していることを判断基準にして、上記マルチスポット励起光の強度を 変化せしめる手段を具備したことを特徴とする請求項,2-0または,2-1に記載のD NA検査装置。

(請求項26)

上記マルチスポット光またはシート状励起光を2波長以上の多色光とする、上記励起光源、上記マルチスポット発生光学系又はシート状励起光発生光学系、上記蛍光検出手段、並びに上記フォトンカウント手段とからなることを特徴とする 30 まり 20 または 21 に記載のDNA検査装置。

(請求項27)

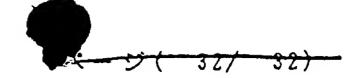
上記フォーンパルス信号がハイレベルにある時間を1絵素分の検出時間Td以内の時間βTdに亘り加賀計測した値Th'が1以下の所定のγに対し、Th'
≧ γβTdの条件を満たすか否かを判断する手段と、上記検出素子の出力信号を
アナログ的に積分する回路で積算する手段と、上記フォトンカウント手段により
得られた結果と、当該アナログ的積分回路手段で得られた結果とを用いて当該絵素の蛍光検出結果を決定する手段を具備した請求項 2 0 または 2 1 に記載のDN
A検査装置

35 山籍来項281

レーザからなる励起光源と、蛍光分子が付加されたDNA断片を対応するDNAに結合させたサンプルを保持する機構と、当該レーザの共振器内にマルチスポット発生ホログラム又はシートビーム発生ホログラムを配置し、レーザ共振器内の強力なレーザ光でマルチスポットまたはシートビームを発生させるマルチスポットまたはシートビーム励起光発生光学系と、当該励起光を該サンプル上のDNA断片に付加した蛍光物体に照射せしめる対物レンズと、得られる蛍光を当該対物レンズを介して蛍光検出光路に導くビームスプリッタと、上記励起光により発生した蛍光を励起光から分離して検出する蛍光検出手段と、該サンプルの所望の

	• • • • • •				
	•			<u> </u>	•
	 領域に亘り励起:	光を照射し蛍光検出す	「るように上記励起光	の位置とサンプルの位	•
	置を相対的に変ん	化せしめる駆動手段と	二、当該駆動手段並び	に蛍光検出手段により	<u> </u>
-	— . 検出されたサン:	プルの所望領域の蛍光	・ 光検出情報と蛍光検出	位置情報を保存する手	•
_				プルのDNA情報を求	-
		る D N A 検査装置。		THE TRUE STORES	•
					•
					•
			<u>.</u>		•
					•
		,			•
					•
					•
					•
					•
Grand					•
					•
					•
					•
					•
					•
					•
				•	•





書類名

要約書

[要約]

「課題」 高密度 DNA プローブアレイに対応する分布計測装置を提供する。

【解决手段】 ステージ ≥ ☆に載置したDNAプローブアレイ 文上に複数の照射スポット → O → T → T → T → を形成し、ステージをXYに移動させて走査してDNAプローブアレイのほぼ全面を照射する。DNAプローブアレイ上の複数の照射スポット部より生じる複数の蛍光発光を集光し、マルチ検出器 → こより同時に検出し、検出した信号をデータ処理 F 段 → 3 で処理して画像を再構成する

X

[選択図] 図1

DNA 4 7700

模菌が三人及び砂港圏

•